(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11)特許出願公表番号 特表平8-512141

(43)公表日 平成8年(1996)12月17日

(51) Int.Cl.*

推附記号 庁内整理番号 PΙ

G02B 26/08 G09F 9/37 7625-2K 7428-5H

G02B 28/08 G09F 9/37 В

家館未 永額査書

予備審查請求 有

(全115頁)

(21)出職番号

特額平7-503448

(86) (22)出頭日

平成5年(1993)7月2日

(85) 翻訳文提出日

平成8年(1996)1月4日

(88)国際出憲書号

PCT/US93/06342

(87)国際公園番号

WO95/01624

(87)国際公開日

平成7年(1995)1月12日

EP(AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, M

C. NL, PT, SE), CA, JP, US

(71)出職人 マサチューセッツ インスティチュート

オブ テクノロジー

アメリカ合衆国 マサチューセッツ州 ケ ンプリッジ マサチューセッツ アペニュ

- 77

(72)発明者 ポズラー カール オー

アメリカ合衆国 マサチューセッツ州 サ ッドペリー ウィラード グランド ロー

F 47

(72)発明者 ラベ スティープン

アメリカ合衆国 マサチューセッツ州 ウ エスト ロックスパリー グレンヘブン

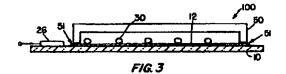
ㅁ누ド 11

(74)代理人 弁理士 吉田 研二 (外2名)

(54) 【発明の名称】 空間光変調器

(57)【要約】

空間光変調器は、固定電極(12)に対向配置され、電 界をあたえると所望方向に巻き込むように付勢される可 助電框(30)で形成され、ライトパルプあるいはライ トシャッターを生成する。一実施形態にあっては、可動 職種は、一幅で保持され、この固定縮部の周りで所蕴巻 込み方向に巻き上がる。可動電極に与えられる付勢は、 **吳方性応力あるいは異方性硬化を生じさせることによっ** て得られる。



【特許請求の範囲】

- 1. 素子において、
 - a)固定電極、
 - b) 前記固定電極上の第一の高抵抗層、
- c) 応力をともなって形成され、一端で貼り付けられ、前記素子に所望の電圧 を加えることによって単一の軸の周りを前記固定電極に向かって回転移動可能で あり、前記電圧の除去によって反対方向に回転可能な可動電極、を有し

前記応力が前記可動電極を付勢して前記反対方向へ動かすことを特徴とする素子。

2. 請求の範囲第1項に記載の素子において、

前記可動電極は、その回転方向に対して横方向によれることを避けるために硬化されていることを特徴とする素子。

3. 請求の範囲第1項に記載の素子において、

前記可動電極は、回転してロールとなり、卷き込み方向に異方性応力が与えられていることを特徴とする素子。

4. 請求の範囲第1項に記載の素子において、

前記可動電極は、回転方向に対して横方向に異方性硬化されていることを特徴とする素子。

5. 請求の範囲第1項に記載の素子において、

前記可動電極は、前記固定電極に対向する側で圧縮応力を有し、前記対向側の 反対側では引張り応力を有する膜で形成され、

前記可動電極の実効応力は低いことを特徴とする素子。

6. 請求の範囲第5項に記載の案子において、

前記可動電極は、絶縁材料からなる複数の外側層と、内側の導電層とで形成されていることを特徴とする素子。

7. 請求の範囲第6項に記載の素子において、

前記可動電極は、約3000オングストローム未満の厚さを有することを特徴 とする素子。

- 8. 請求の範囲第1項に記載の素子において、 前記可動電極は、光を変調することを特徴とする素子。
- 9. 請求の範囲第1項に記載の素子において、 前記可動電極は、電気を切り替えることを特徴とする素子。
- 10. 請求の範囲第1項に記載の素子において、 前記可動電極は、光シャッターを形成することを特徴とする素子。
- 11. 案子において、
 - a)基板、
 - b) 前記基板上の固定電極、
 - c) 前記基板への対向側の固定電極表面を覆う第一の高抵抗体、
- d) 一端で貼り付けられ、巻き上がってコイルとなるように形成時に応力があたえられる可動電極と、を有し

前記素子に電位を加えると、前記可動電極は、所望の巻き込み方向に沿って引き伸ばされて固定電極をほぼ覆うことを特徴とする素子。

12. 請求の範囲第11項に記載の素子において、

前記固定電極は、酸化インジウム・スズ、金、銅、銀、白金、またはタングス テンからなるグループから選ばれる材料の薄い透明層からなり、

前記可動電極、前記基板、および前記高抵抗体は、透明であり、

前記可動電極の上に非透明層が形成され、前記可動電極の前記固定電極に近接 する面側に第二の高抵抗体が形成されていることを特徴とする素子。

13. 請求の範囲第12項に記載の素子において、

前記第一および第二の高抵抗体は、酸化アルミニウム、二酸化ケイ素、または 窒化ケイ素からなるグループから選ばれる材料で形成されていることを特徴とす る素子。

14. 請求の範囲第11項に記載の素子において、

前記可動電極は、卷き込み方向に対する横方向に硬化され、

前記可動電極は所定の巻き込み方向に沿って引き伸ばされることを特徴とする 素子。 15. 請求の範囲第14項に記載の素子において、

前記硬化は、巻き込み方向に対する横方向に伸びるうねりを形成することによって得られることを特徴とする素子。

- 16. 請求の範囲第11項に記載の素子において、 前記可動電極は、金属の中間層、および絶縁体の外側層を含む三層で形成される素子。
- 17. 請求の範囲第16項に記載の素子において、 前記三層の実効応力は低いことを特徴とする素子。
- 18. 請求の範囲第11項に記載の素子において、 前記電極は、電気を切り替えることを特徴とする素子。
- 19. 請求の範囲第16項に記載の素子において、 前記二つの絶縁体の層は、酸化アルミニウムで形成され、

前記金属層は、アルミニウムで形成されていることを特徴とする素子。

- 20. 請求の範囲第11項に記載の素子において、 前記可動電極は、光を変調することを特徴とする素子。
- 21. 一以上の光変調器を形成する方法において、
 - a) 基板上に固定電極を形成する工程、
 - b) 前記固定電極の上に絶縁体層を形成する工程、
 - c) 前記絶縁体層の一部分の上に取外し自在層を形成する工程、
- d) 前記取外し自在層と露出した絶縁体領域の上に、形成時に応力をあたえて 膜を形成することによって可動電極を形成し、前記応力が、膜厚方向に、前記取 外し自在層との近接面側における圧縮応力から引張り応力へと変化するように形 成する工程、および、
- e) 前記可動電極がその一端で貼り付いているように前記取外し自在層を除去 し、前記可動電極の膜内に与えられた応力によって前記可動電極を前記固定電極 から離れる方向に巻き込ませる工程、

を有することを特徴とする光変調器の形成方法。

22. 請求の範囲第21項に記載の方法において、

前記可動電極は、導電性膜の上下に設けられる応力を有する絶縁体膜で形成されることを特徴とする光変調器の形成方法。

23. 請求の範囲第22項に記載の方法において、

形成時に前記可動電極内に硬化部が形成されることを特徴とする光変調器の形成方法。

24. 請求の範囲第22項に記載の方法において、

前記基板は、透明な材料で形成され、

前記取外し自在層は、フォトレジストで形成され、

前記絶縁体膜は、酸化アルミニウムで形成され、

前記導電性膜は、アルミニウムで形成されることを特徴とする光変調器の形成 方法。

25. 請求の範囲第21項に記載の方法において、

前記取外し自在層は、ハロゲン化物を含むガス、またはプラズマによって除去されることを特徴とする光変調器の形成方法。

26. 請求の範囲第24項に記載の方法において、

前記可動電極の上に光吸収膜が形成されることを特徴とする光変調器の形成方法。

27. 請求の範囲第21項に記載の方法において、

さらに、変調器を内部にガスが入った湿気障壁パッケージ内に封入する工程を 含むことを特徴とする光変調器の形成方法。

28. 請求の範囲第21項に記載の方法において、

さらに、変調器を気密密閉された真空パッケージ内に封入する工程を含むこと を特徴とする光変調器の形成方法。

29. 請求の範囲第27項に記載の方法において、

前記ガスは、ヘリウム、アルゴン、キセノン、または窒素からなるグループから選ばれることを特徴とする光変調器の形成方法。

- 30. 一以上の光変調器を形成する方法において、
 - a) 基板上に固定電極を形成する工程、

- b) 前記固定電極上に絶縁体層を形成する工程、
- c) 前記絶縁体層上の一部に第一の取外し自在層を形成する工程、
- d) うねりを持たせてパターニングした前記第一の取外し自在層上に、第二

の取外し自在層形成し、その一端に露出した第一の絶縁体層の一部分を残す工程

- e) パターニングした前記第二の取外し自在層および前記第一の取外し自在層の所定部分を除去し、うねりを前記第一の取外し自在層内に転写し、その一端に前記絶縁体層が露出した領域を配置する工程、
- f) うねりを持たせた前記第一の取外し自在層と、露出した前記絶縁体層上に、うねりを有する電極を形成する工程、および、
- g) 残された前記第一の取外し自在層を除去し、一端が絶縁体部分に貼り付けられたうねりを有する電極を残し、前記うねりを有する電極を前記固定電極から離れる方向に巻き込ませる工程、

を有する光変調器の形成方法。

- 31. 一以上の光変調器を形成する方法において、
 - a) 基板上に固定電極を形成する工程、
 - b) 前記固定電極上に第一の絶縁体層を形成工程、
 - c)前記第一の絶縁体層上に取りはずし層を形成する工程、
- d) 前記取りはずし層上に可動電極を形成する工程であって、前記可動電極に はその形成時に応力があたえられ、前記応力が圧縮応力から引張りへと変化する ように形成する工程、および、
- e) 前記取りはずし層を除去して、前記電極を前記応力のために前記固定電極 から離れるように巻き込ませる工程、

を有することを特徴とする光変調器の形成方法。

32. 請求の範囲第31項に記載の方法において、

前記取りはずし層は、フォトレジストによって形成されることを特徴とする光 変調器の形成方法。

33. 請求の範囲第32項に記載の方法において、

前記可動電極は、うねりを付けて形成され、

前記フォトレジスト層は二重露光プロセスによって形成され、

前記二重露光プロセスでは、

前記フォトレジスト層の第1の厚みが、光変調器が画定される部分に照射される第一の光のみによって露光されて形成され、

前記第一の厚み上の第二の厚みが、前記第一の光より強度の低い第二の光であって、前記うねりの間の隙間を画定する格子を通って照射される第二の光によって露光されて形成され、

前記第二の光によって露光された部分において、該フォトレジスト層の除去は、前記第一の厚みのレベルまでだけ行なわれることを特徴とする光変調器の形成方法。

34. 請求の範囲第21項に記載の方法において、

前記可動電極は、第二の絶縁体層と第三の絶縁体層の間に設けられた導電層を 有し、

前記取外し自在層は、フォトレジスト、シリコン、またはゲラニウムからなる グループから選ばれる材料で形成されることを特徴とする光変調器の形成方法。

35. 請求の範囲第34項に記載の方法において、

前記固定電極は、酸化インジウム・スズで形成され、

前記第一、第二、および第三の絶縁体層は、酸化アルミニウムで形成され、

前記導電層は、アルミニウムで形成されることを特徴とする光変調器の形成方法。

36. 請求の範囲第34項に記載の方法において、

前記第二の絶縁体は、圧縮応力を加えて形成され、

前記第三の絶縁体層は、引張り応力を加えて形成され、

前記導電層は、ゼロ応力で形成されることを特徴とする光変調器の形成方法。

37. 請求の範囲第31項に記載の方法において、

前記取りはずし層は溶剤内で溶解され、構造体を水でリンスして前記溶剤を除

去し、前記水を凍結させ、前記凍結した水を真空チャンパー内で蒸発させ、前記 構造体を非液体状態で乾燥させて前記取りはずし層を除去することを特徴とする 光変調器の形成方法。

38. 請求の範囲第31項に記載の方法において、

前記基板および前記固定電極は、所定波長の光に対して透明であり、前記可動 電極は、その光に対して非透明であることを特徴とする光変調器の形成方法。

39. 請求の範囲第31項に記載の方法において、

前記固定電極は、所定波長の光を反射し、前記可動電極は、その光に対して透明であることを特徴とする光変調器の形成方法。

40. 請求の範囲第31項に記載の方法において、

さらに、前記変調器に異なる色の発光素子を形成する工程を含むことを特徴と する光変調器の形成方法。

- 41. 一以上の光変調器を形成する方法において、
 - a) 基板上に固定電極を形成する工程、
 - b)前記固定電極の上に第一の絶縁体層を形成する工程、
 - c)前記絶縁体上にうねりを有する取りはずし層を形成する工程、
- d) うねらせて硬化させた前記取りはずし層上にうねりによってプレストレス を施した電極を形成する工程、および、
- e) 前記取りはずし層を除去して、前記うねりを有する電極を前記プレストレスにより前記固定電極から離れて卷き込ませる工程、

を有することを特徴とする光変調器の形成方法。

- 42. 光変調器において、
 - a)固定電極、
 - b) 前記固定電極上の絶縁体、および、
- c) 前記固定電極に近接配置され、また一端が前記絶縁体に取り付けられた可動電極であって、この可動電極は、前記一端の周りで回動自在であり、形成時に可動電極が前記固定電極から離れる方向に巻き込むように付勢された可動電極、 を有することを特徴とする光変調器。

43. 請求の範囲第42項に記載の光変調器において、

前記付勢は、前記可動電極の形成時に生成される異方性応力によって生じることを特徴とする光変調器。

- 44. 請求の範囲第42項に記載の光変調器において、
 - 第一の抵抗層が前記可動電極と対向する前記固定電極の表面に形成され、

第二の抵抗層が前記固定電極と対向する前記可動電極の表面に形成されている ことを特徴とする光変調器。

45. 請求の範囲第42項に記載の光変調器において、

前記付勢は、前記可動電極の異方性硬化によって生ずることを特徴とする光変調器。

46. 請求の範囲第42項に記載の変調器において、

前記付勢は、卷込み運動の方向に対して横方向に伸びるうねりによってあたえられる異方性硬化によって生ずることを特徴とする光変調器。

- 47. 請求の範囲第42項に記載の光変調器において、
 - 前記うねりは、非均等なうね状間隔形状であることを特徴とする光変調器。
- 48.光変調器において、
 - a)固定電極、
- b) 前記固定電極に近接する可動電極であって、形成時に、所望の卷込み方向 に巻き込むように異方性硬化させた可動電極、

を有することを特徴とする光変調器。

49. 請求の範囲第48項に記載の光変調器において、

前記可動電極は、所望卷込み方向に対して横方向に伸びるうねりを形成することで硬化された可動電極であることを特徴とする光変調器。

- 50. ライトバルプにおいて、
 - a)基板、
 - b) 前記基板上の固定電極、
- c) 一端で固定され、所望方向にコイル状に巻き上がるように異方性付勢され た可動電極、を有し

前記電極間に電位をあたえると、前記可動電極が巻き込み方向の反対方向に引き伸ばされ、前記固定電極をほぼ覆うことを特徴とするライトバルブ。

51. 請求の範囲第50項に記載のバルブにおいて、

前記固定電極は、酸化インジウム・スズ、金、銅、銀、白金、またはタングステンからなるグループから選ばれる材料の薄層から形成されていることを特徴とするライトバルブ。

52. 請求の範囲第50項に記載のバルブにおいて、

前記可動電極は、卷込み方向に対して横方向に硬化させて付勢され、前記可動 電極が卷込み方向に対して横方向によれることが防止されていることを特徴とす るライトバルブ。

53. 請求の範囲第50項に記載のバルブおいて、

前記硬化は、卷込み方向に対して横方向に伸びるうねりを設けることによって 得られることを特徴とするライトバルブ。

54. 請求の範囲第50項に記載のパルプにおいて、

前記可動電極は、両側に絶縁層が設けられた中間導電層によって形成されていることを特徴とするライトバルブ。

55. 請求の範囲第54項に記載のバルブにおいて、

前記可動電極の実効応力は低いことを特徴とするライトバルブ。

- 56. ライトバルプにおいて、
 - a)基板、
 - b) 前記基板上の固定電極、
- c) 一端で固定され、所望方向にコイル状に巻き上げるように異方性付勢され た可動電極、

を有し

前記電極の一つは、互いに隔てられた導電性ストリップに分割され、前記固定 および可動電極に第一の電位を与えると、前記可動電極は前記固定電極を覆う方 向の反対方向に引き伸ばされ、一つの前記電極と一以上の導電性ストリップに第 二の電位をあたえると、前記可動電極が固定位置をとることを特徴とするライト バルブ。

- 57.空間光変調器において、
- a) ライトバルプアレイであって、各バルブは、固定電極および可動電極を有 し、可動電極は、一端で固定されて所望方向にコイル状に巻き上がるように異方 性付勢され、前記二つの電極に電位をあたえると、前記可動電極が反対方向に引 き伸ばされて可動電極をほぼ覆うライトバルプアレイ、
- b) アドレス・パッドアレイであって、それぞれ前記バルブの一つに連結され て前記電極に前記電位を与えるアドレス・パッドアレイ、
- c) 前記ライトバルブアレイに光を投射して空間に画素イメージを形成するために前記ライトバルブアレイに近接される光源、を有し

各画素イメージは、前記電極に与えられるそれぞれの電位に応じて形成される ことを特徴とする空間光変調器。

58. プリンターにおいて、

- a) ライトバルプアレイであって、各バルブは、固定電極および可動電極を有 し、可動電極は、一端で固定されて所望方向にコイル状に巻き上がるように異方 性付勢され、前記二つの電極に電位をあたえると、前記可動電極が反対方向に引 き伸ばされて前記固定電極をほぼ覆うライトバルブアレイ、
- b) アドレス・パッドアレイであって、それぞれ前記パルブの一つに連結され て前記二つの電極に前記電位をあたえるアドレス・パッドアレイ、
- c) 前記ライトバルプアレイに光を投射して、空間に、前記電極に与えられる それぞれの電位に応じて形成される画素イメージを形成するために、前記ライト バルプアレイに近接される光源、
- d) 前記電荷イメージに対して相対運動し、コロナによって充電される受光部であって、各画素の画素イメージに対応した電荷イメージをその表面に形成する 受光部、
 - e) 電荷イメージを現像するための現像装置、
 - f) 電荷イメージを紙に転写してプリントイメージを形成するための転写手段

を有することを特徴とするプリンター。

- 59. マイクロ波スイッチにおいて、
- a) 固定導電部および可動導電部であって、両部の間に形成される絶縁体を有 し、可動導電部は、一端が固定されて所望方向にコイル状に巻き上がるように異 方性付勢され、この導電部間に電位を与えると、可動導電部が巻き込み方向の反 対方向に引き伸ばされて固定導電部の相当部分と接触する固定導電部および可動 導電部、
 - b) マイクロ波エネルギー源を所定部材に接続する入力リード線、および、
 - c)他の部材に接続される出力リード線、を有し、

前記可動導電部が引き伸ばされると、スイッチに大きな容量が形成され、前記マイクロ波エネルギー源から出力リード線までがマイクロ波エネルギーの低インピーダンス結合を構成することを特徴とするマイクロ波スイッチ。

- 60.DC電圧切り替え用DCスイッチにおいて、
- a) スイッチアレイであって、各スイッチは、基板上の固定電流キャリヤ電極 と、および一端が固定された可動片持ち梁型の可動電極を有し、前記可動電極と 前記固定電流キャリヤ電極上には、対向したコンタクト部分が形成されたスイッ チアレイ、
 - b)少なくとも一つの電位供給電極、を有し、

前記電位供給電極に電位を与えると、前記可動電極が前記コンタクト部分を接触する方向に移動することを特徴とするDC電圧切り替え用DCスイッチ。

61. 請求の範囲第60項に記載のスイッチにおいて、

前記電位供給電極は、基板上に形成され、二つの互いに隔てられた導電性ストリップから構成されることを特徴とするDC電圧切り替え用DCスイッチ。

【発明の詳細な説明】

空間光変調器

発明の背景

本発明は、空間光変調器およびそれを用いてつくられる表示装置やブリンターなどの各種装置に関する。電気的表示装置は、電気的または電子的装置から送信される電気信号を人が認識できる光信号に変換する。光信号は、数字、文字、あるいは図形の形をとる映像として表示される。電気的表示装置は、能動型と受動型に分類される。光信号が発光 (emission) によって表示される場合、その表示装置は、能動型と呼ばれ、表示装置が、外部光源を用い、反射、散乱、干渉等の現象によって入射光を変調して機能する場合には、受動型表示装置と呼ばれる。

表示装置は、さらに、下記のようないくつかの種類に分類される場合がある。

- LCD 液晶表示装置(liquid crystal display)
- ECD 電気化学表示装置 (electrochemical display)
- EPID 電気泳動画像表示装置 (electrophoretic image display)
- SPD 懸濁粒子表示装置 (suspended particle display)
- TBD 捩じりポール表示装置 (twisting ball display)
- PL2T 透明セラミックス表示装置 (transparent ceramics display)
- ELVD 静電ライトバルプ表示装置 (electrostatic light valve display

ELVDには、チャールズ・G・カルト (charles G.Kalt) の1976年11月2日付け米国特許第3989357号に記載されているものなどがある。カルトのELVDは、受動型装置で、固定電極、それに取り付けられた可動コイル弾力性シート電極、およびこれら二つの電極を分ける絶縁層で構成される。コイル電極は、二つの電極の間に電位をあたえると伸びる。すなわち、コイル電極は、光シャッターとして機能する。

コイル電極の内表面は、固定電極の色または反射率とは異なる色または反射率 を有し、この場合、装置は、電位があたえられると見る人に対して色または反射 率を変える。あるいは、固定電極を電磁スペクトルのある選ばれた部分に対して 透明になるようにし、コイル電極を不透明にしてもよい。この場合には、装置が 透過モードで作動するとよい。装置の背後におかれた光源は、電位があたえられ なければ光を透過させるが、電位があたえられれば光を透過させない。

ELVDに関係する特許には、他に、米国特許第3897997号、第4094590号、第4235522号、および第4248501号がある。

上記の各特許は、概して、可動あるいはコイル素子として金属で処理した、即 ち金属被覆したブラスチック・シートを使用することを開示している。シートは 、熱および心棒を用い、二枚のプラスチック・シートを接着することによってロ ール状に形成される。ここで、二枚のシート内の一枚には接着に先立って一方向 にプレストレスが施されている。これらの方法には、装置の製造コスト、信頼性 、温度の作用、および電荷の制御などの面で多くの問題がある。開示されている これらの方法では、ロールを形成しまたそれを固定電極に接着するために各シャ ッターを個々に処理する必要がある。処理の問題のいくつかは、米国特許第40 94590号に記載されている。ここでは、とくにしわ (wrinkle) の形成が取 り上げられている。カルトのELVDは、大きな開口部(アパーチャー)を有す る装置に関するもので、開示されている方法は、約. 004"四方の小さいアバ ーチャーの装置には適さない。これらの従来技術の装置は、プラスチックの弾性 を利用するものであるが、プラスチックの弾性は、温度や湿度によって大きく異 なるし、老化または疲労によって変化する場合も多いので、これらの利用はのぞ ましいことではない。可動電柩の曲げ (flexing) 特性は、このような弾性によ ってきまるものであり、したがって電圧閾値も変動するおそれがある。米国特許 第4235522号および第4248501号は、絶縁体における電荷制御のい くつかの問題を記載している。これらの問題は、上記特許に示されているよりは るかに重大な問題である。記載されているプラスチック材料内で少量の電荷の蓄 積あるいはドリフトが生じても、ライトバルブ (light valve) 内で閾値が大き く変動する。このような変動は、多くの用途でのぞましくないものである。

米国特許第4729636号は、静電的に移動可能なアパーチャーを有する非 回転電極が二つの固定電極の間にそれらから絶縁された状態で配置された構成の ELVDを開示している。電極構造は、可動電極の表面の色と対照的な色の液に 浸漉される。可動電極は、二つの安定した位置間、即ち所定の二つの位置関を前 後に移動させることができる。見る人には、可動電極の位置に応じて、各電極に おける画素の色が、可動電極の色から液の色に変化してみえる。

発明の概要

小さなアパーチャーを有する高速ELVDの低コストな量産方法を示す。この 方法は、バルブ (valve) をつくるのに堆積成膜法とリソグラフィー技術を用い るものである。これは、すべての電極が薄膜で形成し得ることを意味する。「薄 膜」という用語は、比較的大きい粒子を積層して材料を透いたり、あるいは圧延 して生成される層ではなく、原子プロセスにより原子をあるいは分子プロセスに より分子を一つずつ堆積させる所望の方法によって所望の材料の層から形成され る膜を指す。薄膜は、小さい結晶粒の寸法 (グレインサイズ) によって特性がき まりまたアモルフォスとなる場合もあるため、その性質もさまざまに異なる。

薄膜は、粒子の寸法のためにバルク材料とは異なる材料である。薄膜は、一般に、バルク材料より引張り強さが大きい。電気めっき法を除いて、薄膜の堆積には真空または低圧雰囲気が必要とされる。実際には、真空蒸着法、スパッタリング、化学気相蒸着(CVD:chemical vapor deposition)法、プラズマ堆積法、分子ピーム・エピタキシー(MBE:molecular beam epitaxy)、イオン・ピーム・スパッタリング等の方法が用いられる。薄膜およびリングラフィー技術を用いれば、大きい面積にわたって、多数のきわめて小さいアパーチャー・シャッター(以下マイクロシャッターあるいはバルブと呼ぶ場合がある)を同時に形成することができる。

小さいアパーチャー素子は、高解像度、高速性、低電圧作動性、製造の容易さなど多くの利点を有する。したがって、本発明は、広くは静電ライトバルブまたはシャッター及びこの種のバルブの形成方法を含むものである。バルブは、固定電極、回転自在の可動電極、およびこれら二つの電極の間の絶縁体を有する。静

電力を加えて可動電極を固定電極のほうへ動かしても、金属と金属の接触は起こ らない。透過モードでは、固定電極は透明であり、可動電極は不透明でシャッタ ーのように機能する。

絶縁体は、一方の電極から他方の電極への電荷の移動を低減させる。電荷の移動は、可動電極における電荷保持力を低減し、固定電極から自由に電荷が流出するのを許し、その結果シャッターが開いてしまう。

好ましくは、可動電極は、形成時に応力を与えあるいは硬化させることにより、異方性の応力を有しあるいは硬化した電極とする。この異方性は、機械的パイアス(付勢)あるいは機械的偏り(mechanical polarization)と考えられる。 異方性応力あるいは硬さによって、電極は、選択的にある方向へすなわち応力が大きいほうへ、または硬化の方向に対して垂直の方向へと回転する。異方性硬化は、電極内に周期的な波形(うねり:corrugation)を形成し、電極を所望の方向に対して直角方向に硬化させることで行なわれる。異方性応力は、異方性応力が発生する堆積法を用いて電極を形成し、応力を蓄積させることで発生させることができる。

第一の実施形態にあっては、可動電極は、一端で固定され、所望方向に巻き上がりまたこの電極を通る電界をあたえれば伸びるコイル式電極である。他の一実施形態にあっては、可動電極は、両端で固定された変形可能な膜である。さらに他の一実施形態にあっては、可動電極はヒンジ止めされる。

本発明の一実施形態にあっては、異方性硬化させた複数の静電可動電極の配列 と複数の固定電極の配列が一以上の絶縁層で分離された構成がとられる。このような配列は、本発明の方法にもとづけば、以下のようにしてつくられる。

例えば、ガラスなどの所望の基板上に薄い透明の導電層を形成する。この導電層の上にフォトレジスト層を形成し、公知のリソグラフィー技術を用いてパターニングを行なう。次に、レジストをマスクとして、個々の電極または画素部分のみを残すように露光された導電層をエッチング除去する。その後、マスクを除去し、パターニングした固定電極の膜を薄い透明な絶縁体膜で覆う。電極の縁部は、コンタクトが形成される部分であるため、絶縁体膜の形成に先立って適当にマスクをしておく。

このパターニングした構造体の上に他のフォトレジスト層を形成し、個々の電

極部分の上に一連のレジスト領域が残るようにこのフォトレジスト層をパターニングする。次に、レジストを形成した基板を短時間加熱し、続いて第三のレジスト層を形成し、電極領域の幅方向を横切るように一連のレジスト領域が残るようパターニングを行なう。構造体を高温で短時間再度加熱する。一連のレジスト領域は、その上に形成されるコイル式電極のために、異方性硬化うねりと取りはずし(レリーズ:release)層とを形成する。コイル式電極は、i)低応力絶縁膜、i i)ある種類の応力すなわち圧縮応力を有する導電性膜、i i i)反対の種類の応力(引張り応力)を有する導電性膜の層を連続的に成膜しパターニングして形成する。

次に、この構造体の上にオプションの低応力保護コーティングを形成し、構造体にバターニングを行なってコンタクト領域が画定され、この領域にコンタクト用金属膜が成膜される。次に、フォトレジストとエッチングによって画素部分をさらに画定し、またレジスト取りはずし層を完全に除去する。これによって、異方性をもつ可動電極が意図した巻き上げ方向に巻き上がる。巻き上げは、電極が下層の低応力絶縁層から、導電性圧縮/引張り応力組合わせ層、そして上層の低応力保護層へと順次形成されることによって生じる。電極内のうねりは、横方向に硬さをあたえ、電極が意図する方向の巻き上げに対して垂直に曲がりを生じるのを防ぐ。

他に選択可能な他の製造方法についても説明する。一つの方法では、ドライエッチング法を用いてヒンジ止めされたシャッターを形成する。さらに他の一つの方法では、低温フリーズドライ法を用いてコイル式ELVDが形成される。本発明の原理は、ELVD以外の装置の形成に利用することもできる。例えば、以下に記載されるように、マイクロ波パワーのスイッチングを行うためまたはマイクロー機械式リレーを形成するためにマイクロー電気ー機械式スイッチを形成することもできる。本発明の線形マイクロシャッターアレイを用いた電子写真プリンターについても説明する。

以下、添付の図面を参照して、本発明の上記のまた上記以外の賭特徴および効果を詳細に説明する。

図面の簡単な説明

第1(a)-1(j)図は、本発明に係る静電ライトバルプ表示装置(ELVD)用のバルブを製造する工程を示す一連の略断面図である。

第2図は、5×5マトリックス配列のELVDの略平面図であり、画素シャッターが開いた状態を示す図である。

第3図は、追加のカバーを取り付けた状態を示す第2図のIII-III線に沿った断面図である。

第4図は、第2図と同様であるが、画素シャッターが閉じた状態を示す図である。

第5(a)-5(j)図は、本発明の他の実施形態の製造工程を示す一連の略 断面図である。

第6図は、透過モードのカラーELVDの一実施形態を示す略断面図である。 第7図は、能動型透過モードのカラーELVDの一実施形態を示す略断面図である。

第8図は、コントラストを高めるためのレンズレットアレイを備えたELVD の略断面図である。

第9図は、反射モードのELVDの略断面図である。

第10図は、反射モードで使用するニシャッター配列のELVDの略断面図である。

第11図は、ELVDの操作に必要なDC電圧を供給するタイミング図である

第12図は、ACモードで使用する場合の第11図と同様なタイミング図である。

第13図は、ELVD双安定性が、垂直方向と水平方向に加える電圧を組み合わせて行う画素の切り替えにどのように利用できるかを示すタイミング図である

第14図は、ELVDを用いた投射表示装置の略図である。

第15(a)-(c)図は、本発明における電荷のいくつかのコンセプトを示す断面図である。

第16図は、2重半径を有するELVDの断面図である。

第17図は、他の2重半径ELVDの一実施形態を示す断面図である。

第18図は、2重半径ELVDがどのように形成されるかを示す断面図である

第19 (a) および19 (b) 図は、レールまたはスペーサー・ギャップ構造を有するELVDの断面図である (第19 (a) 図 (電圧オフ)、第19 (b) 図 (電圧オン))。

第20図は、巻き上げ方向に延びたバーあるいはレールを有するELVDの画素の略平面図であり、可動電極が巻き上げられた状態を示す図である。

第21図は、第20図のXXI-XXIに沿った断面図である。

第22図は、第20図と同様であるが、電極が伸びた状態を示す図である。

第23図は、第22図のXXIII-XXIII線に沿った断面図である。

第24図は、可動電極の段付き構造を示すELVDの拡大断面図である。

第25図は、第24図と同様であるが、電極がさらに伸びた状態を示す図である。

第26(a)図は、マルチカラー表示装置の断面図である。

第26(b) 図は、第26(a) 図の表示装置の平面図である。

第27(a)および27(b)図は、反射モードで使用する変形自在な膜スイッチ(DMS)表示装置の一実施形態の断面図であり、スイッチ・オフの状態[第26(b)図]を示す図である。

第28(a)および28(b)図は、DMSの他の一実施形態のそれぞれオフ 状態とオン状態を示す図である。

第29 (a) - 29 (1) 図は、本発明の他の一実施形態の製造の重要な工程を示す一連の略断面図である。

第29 (x) -29 (z) および29 (z') 図は、第29 (a) -29 (l) 図の断面図の実施形態の異なる製造工程を示す上平面図である。

第30(a)-30(j) 図および第30(1)-30(o) 図は、本発明の ELVDの低コストの一実施形態の製造の主要な工程を示す一連の略断面図であ る。

第30 (k) -30 (p) 図は、第30 (j) -3.0 (o) 図の断面図に対応 する平面図である。

第31(a)-31(i)図は、フリーズドライ法を用いたELVD用シャッターの製造の重要な工程を示す一連の略断面図である。

第32(a)-32(i)図は、ELVD用のヒンジ止めシャッターの製造の 重要な工程を示す一連の略断面図である。

第33図は、ヒンジ止めマイクロシャッターの製造の一段階を示す上平面図である。

第34図は、ヒンジ止めマイクロシャッターの製造のその後の一段階を示す上 平面図である。

第35図は、ヒンジ止めマイクロシャッターの製造の最後の段階を示す上平曲 図である。

第36 (a) および36 (b) 図は、ELVDの部分拡大断面図で、取りはずし前 [第36 (a) 図] と取りはずし後 [第36 (b) 図] の状態を示す図である。

第37図は、一連の応力ストリップによって生じた異方性応力を有するELV Dの一実施形態を示す斜視図である。

第38図は、シャッターが部分的に引き伸ばされた状態を示す概略図である。

第39図は、部分的に引き伸ばされたシャッターの部分分解斜視図である。

第40図は、第38図のA-A線に沿った断面図である。

第41図は、保持モードでの電極のポテンシャルを示す第38図のB-B線に沿った断面図である。

第42図は、引伸ばしモードでの電極のポテンシャルを示す第38図のB-B 線に沿った断面図である。

第43図は、電気的フローティングシャッターを備えたELVの断面図で、スイッチが開いた位置にある状態を示す図である。

第44図は、第43図と同様であるが、スイッチが閉じた位置にある状態を示

す図である。

第45図は、電気的フローティングELVシャッターの他の一実施形態の斜視 図である。

第46図は、本発明のシャッターアレイをプリント・ヘッドとして用いたプリ

ンター・システムの概略図である。

第47図は、第45図のプリント・ヘッドの側面図である。

第48図は、第47図のA-A線の方向からみた線形マイクロシャッターの平面図である。

第49(a)図は、本発明のDCスイッチの側面図で、開いた位置にある状態を示す図である。

第49(b)図は、本発明のDCスイッチの側面図で、閉じた位置にある状態を示す図である。

第50(a) −50(o) 図は、DCスイッチの他の一実施形態の断面図および平面図で、その製造工程を示す図である。

第51図は、第50(o)図のA-A線に沿った断面図である。

第52図は、第50(o)図のB-B線に沿った断面図である。

第53図は、第50(o)図のC-C線に沿った断面図である。

第54図は、DCスイッチの4×4配列の平面図である。

第55 (a) 図は、本発明のマイクロ波スイッチの略断面図で、開いた位置にある状態を示す図である。

第55(b)図は、第55(a)図と同様であるが、スイッチが閉じた位置にある状態を示す図である。

第56図は、マイクロ波スイッチの配列の平面図で、閉じた位置にある状態を 示す図である。

第57図は、第56図のA-A線に沿った断面図である。

第58図は、マイクロ波スイッチの配列の平面図で、開いた位置にある状態を 示す図である。

第59図は、第59図のA-A線に沿った断面図である。

発明の詳細な説明

まず、第1(a)-1(j) 図を参照して、本発明の表示装置を形成するための好ましい一つの方法を説明する。

この方法は、若干、使用する基板の材料に依存している。ガラスは、安価で簡

単に入手でき、また平坦で滑らかな表面を有するため、現時点では好ましい基板 であり、したがって、この基板材料を使用して以下の説明を行なう。他に等価物 として利用できるものとしては、溶融石英、あるいは反射モードで使用するもの としては、単結晶シリコン、セラミック、金属等を挙げることができる。洗浄し **て基板10が十分に良好な表面品質を有することを判別する検査を行なった後、** 第一工程において、基板を1000-3000オングストロームの酸化インジウ ム・スズ(ITO)のような薄い透明導電層でコーティングする。この透明な導 体膜の層12の形成には、約10%の酸化スズを含む酸化インジウムからなるス パッタリングターゲットを有するスパッタリング機械を使用することができる。 ただし、ITO膜の代わりに、金、プラチナ、銀、またはタングステン等の金属 の超薄膜透明膜を使用してもよい。ITOでコーティングしたガラスプレートは 、さらにその上からフォトレジストがコーティングされ、公知のリソグラフィー 技術を用いてこのレジストにパターニングを施し、フォトレジスト(図示せず) をマスクとして使用して露光したITOをITOエッチ液でエッチングする。こ の工程で、下部または固定電極が画定される。次に、化学気相蒸着装置を用い、 バターニングしたITO膜12を二酸化ケイ素膜などの高抵抗膜14で覆う。膜 12の厚さは、好ましくは約50オングストローム~5000オングストローム の範囲であるが、必要な場合には25000オングストロームまでの値をとるこ とができる。あるいは、シリコンのターゲットとスパッタ・ガスとして窒素、ま たは窒素アルゴン混合気体を用いたスパッタリング機械内で堆積された窒化ケイ 素で高抵抗膜を形成することもできる。あるいは、スパッタリングまたは蒸着装 置を用いて二酸化ケイ素を堆積させることも可能である。

二酸化ケイ素膜14の成膜の前に、ガラスプレートの縁部のワイヤ・コンタクトが作られる場所をマスク用ストリップ (図示せず) で覆い、堆積を阻止する。

二酸化ケイ素膜14は、固定透明電極導体12と次に形成する上部の卷込み自在電極との間に配置される高抵抗層となる。次に、公知の技術を用い、この構造体を約3000オングストロームの厚さを有するフォトレジスト16でコーティングする[(第1(b)図]。フォトレジストは、ネガ型またはポジ型のいずれのレジストでもよい。ポジ型のレジストの場合は、ベースの樹脂(ノボラック)と

光活性化合物で構成され、やはり公知の技術を用いてパターニングし、上にくる 膜の所望の取りはずし必要部分にこのレジストを残す。レジストとしては、「A Z 1350B」の商品名で市販されているフォトレジストを用いてよい結果が 得られている。次に、レジストを形成した構造体は、大気中で400℃で1分間 焼成され [第1 (c) 図] 、レジスト層を滑らかで硬い層16′に変成させる。 この焼成工程によって、レジストが部分的に炭化し、きわめて硬く不活性となる 。焼成したレジストの上に形成される膜は、異なる成膜法を用いて各種の材料で 形成した場合でも、ガラス上の膜として同様の性質を有するものとすることがで きる。次に、上記と同様にして、うねり (波形) 形成用の第二のレジスト層を形 成し、パターニングして、すでに焼成したレジスト部分の上に4ミクロンのピッ チの格子のレジスト領域を形成する [第1(d)図] 。この構造体を再び400 ℃で1分間焼成して第二の滑らかで周期的に硬い領域をもつレジスト構造体18 'を形成する [第1(e)図] 。この第二レジスト層18'は、次工程でその上 層に形成される電極にうねりを与える。二つのレジスト層16、および18、は 、ともに、上にくる電極のための取りはずし層となる。次に、パターニングした 構造体は、上述のようにして二酸化ケイ素その他の高抵抗材料からなる厚さ30 0オングストロームの膜20によってコーティングされる。この膜20【第1(f) 図] の応力は、上にくる層と比較して低いかあるいは圧縮応力を有するもの でなければならない。マイクロシャッターのコイルの卷きのきつさはこの応力の 量に影響されるので、応力のレベルは慎重に制御しなければならない。応力の制 御は、成膜に適当な方法および条件を慎重に選ぶことで行なうことができる。例 えば、常圧CVD反応室内では、引張り応力の大きい二酸化ケイ素膜が成膜され るが、真空蒸着法を用いれば、比較的小さい圧縮応力を有する膜が得られる。応

力の量は、成膜速度、温度、および圧力に強く依存している。次に、絶縁膜20は、圧縮応力を有するスパッタリングされたタングステンの膜22(b) [第1(g)図]でコーティングされ、さらに引張り応力を有する第二の膜22(a)が形成される。この二つの膜22を合わせた厚さは500オングストロームで、実効応力は個々の膜の応力と比較して低くなる[第1(g)図]。ここでも、巻き上げられる電極のコイルの巻きのきつさは応力の量に影響されるので、応力のレベル

を慎重に制御することが必要である。スパッタされたタングステンの応力は、スパッタリングのエネルギーとガス (アルゴン) の圧力を変えることによって調節することができる。タングステン膜22の成膜後、構造体は、オプションでスパッタリングしたニッケル、アルミニウム、または二酸化ケイ素よりなる厚さ100オングストロームの膜24でコーティングされ[第1(g)図]、タングステンをその後の処理工程で使用するエッチャントから保護する。

次に、ワイヤ・ポンディングを行なうコンタクト部分を画定するために、構造体をフォトレジストを用いてパターニングする。次に、アルミニウムをコンタクトの表面に蒸着させ、それ以外の部分をリフトオフしてポンディング・パッド26を形成する(第2および4図の平面図を参照)。再度、フォトレジストを塗布し、これをパターニングして、画素部分28 [第4図] を画定する。画素部分の一部は取りはずし層に重なり、他の部分は重ならない。次に、ニッケルまたはアルミニウムのエッチ液を用いて(ニッケルの場合は硝酸、アルミニウムの場合にリン酸/酢酸/硝酸液)パターニングされた構造体のコーティング24をエッチングし、さらに、構造体をフレオン(CF4) プラズマ内に導入し、タングステン22および二酸化ケイ素20をエッチングする。また、このプラズマによって、その下の焼成されたフォトレジスト層18'および16'またはより厚い二酸化ケイ素層14が約100オングストロームの深さまでエッチングされる。次に、構造体をダウンストリームアッシャー内で300℃で原子酸素にさらす。取りはずし層内の材料を固体から気体に変化させて取りはずし層を除去するかエッチングする工程を含めることが好ましい。これは、ドライエッチング工程と呼ばれ

*る。これは、液相の介入を避けるためのものである。液体は、すべて、表面張力面を有し、とくに液体を除去するときにこの表面張力によってシャッターが損傷を受ける。しかし、後に述べる一実施形態にあっては、取りはずし層を液体にして除去するときに、フリーズドライを用いることによりシャッターが損傷を受けることなく取りはずし層を除去できることが示される。数分間で、取りはずし層18'および16'が酸素によって除去され、可動電極30が巻き上がる[第1(i)図]。第1(j)図は、巻き上がった後の構造体を示す。この巻き上げは、下部の二酸化ケイ素20の応力が小さく、第一のタングステン層22(b)が圧縮応

力を有し、第二のタングステン層 2 2 (a) が引張り応力を有し、さらにニッケル膜 2 4 の応力が小さいことによって生じるものである。これによって、構造体は、気密状にパッケージされ、かつ電極の縁部でワイヤ接続できる状態となる。

うねりは、横方向の硬さをあたえ、膜が意図した巻き上げ方向に対して垂直な 方向に巻き込むのを防ぐ。うねりの周期と深さは、表示装置の製造にとって重要 なパラメーターである。このうねりを深くすると、それによる効果が得られる。 うねりが深ければ深いほど可機性が高まり、したがって、膜により厚くより硬い 材料を使用することができる。厚い膜は丈夫である。深いうねりの他の効果とし て、入射光の反射率が低くなることが挙げられる。うねりの下端部まで通過する 光が反射される確率は、とくに膜の材料に光の吸取性がある場合に低くなる。

異方性硬化のためには、うねりを使用する代わりに、例えば蒸着またはある角度でのイオン・ボンバード (ion bombartment) などの成膜法を使用して異方性 応力を生じさせることも可能である。

上に説明した工程では、特定の素子のデザインごとに、コイルの寸法、それを 引き伸ばすために必要な電圧、保持電圧、および応答時間が重要なバラメーター となることに注意が必要である。他のパラメーターが一定であると仮定した場合 、これらのパラメーターに適用できる一般的な法則をいくつか挙げることができ る。巻きが大きいほど、コイルを引き伸ばすために必要な電圧は低くなりまた保 持電圧も低くなる。取りはずし層が厚いほど、膜を引き伸ばすために必要な電圧 は高くなる。絶縁層が厚いほど、引き伸ばし電圧が高くなりまた保持電圧も高くなる。二つの層の応力の差が大きいほど、コイルは小さくなる。可動電極と固定電極が引き伸ばし時にどこで接触するかにかかわらず、両電極の間の接着力が大きいほど、保持電圧は低くなる。引き伸ばし応答時間は、引き伸ばし電圧の増大に応じて短かくなる。

軽量のあるいは密度の低い材料を可動電極を使用すれば、その結果、応答時間が短縮される。例えば、タングステンと二酸化ケイ素の代わりにグラファイトと ダイヤモンドまたはダイヤモンドに似た膜を使用すれば、バルブの開閉動作がき わめて速くなる。

取りはずし層の上の絶縁膜を圧縮性としまた絶縁膜の上の金属膜を引張り性としてシャッターを形成することも可能である。この二重層は、引きはずされると、二つの反対の性質の応力をあたえたタングステン膜を使用して作られた構造体と同様な機能を果たす。例として、圧縮性の二酸化ケイ素と引張り性のマグネシウムの組合わせを挙げることができる。

形成された膜は、通常、成膜条件によって方向と大きさが異なる内部応力を示すことに注意が必要である。例えば、蒸着した純粋なチタニウムは、1000オングストローム以下の厚さでは圧縮性を示す。この膜に酸素を加えると、応力が引張り性に変化する。また、スパッタリングで形成したタングステン膜は、高エネルギーと10ミリTorrのアルゴン圧力では圧縮性を示すが、使用する成膜装置によっては低エネルギーと15ミリTorrのアルゴン圧力で引張り性を示す。膜には、均等な応力を示すものもあるが、膜の中で異なる応力を示すものもある。材料と成膜法を選ぶことによって、膜下部の第一の部分が圧縮性であり、成膜を続けるにつれて応力が徐々に引張り性となり、取りはずしを行なうと膜が巻き上がるような構造体を生成することが可能となる。あるいは、一つの膜中で下部の応力が圧縮性であり上部が引張り性である膜を形成することもできる。

リプ付きELVD法

以下、第5(a)-5(j) 図を参照して他の一実施形態を説明する。この実施形態にあっては、異方性硬化をつくり出すために可動電極の上にうねりの代わ

りにリブが形成される。製造工程の最初の部分は、基板10の選択およびITO 12によるコーティングおよびパターニングを含めてすでに説明したうねり法の 場合と同じである [第5 (a) 図]。ITO12には、CVD装置を用いた成膜により、二酸化ケイ素 T4が50~5000オングストロームの厚さにコーティングされる。構造体の縁部からは二酸化ケイ素 14が除かれ、ここにはフォトリングラフィーとエッチングを用いてワイヤ・コンタクトが形成される。次に、公知の技術を用いて、構造体に厚さ約3000オングストロームのフォトレジスト16をコーティングする。やはり公知の技術を用いてこのフォトレジストをパターニングし、上にくる膜の所望の取りはずし必要部分にレジストを残す。次に、

レジストが付いた構造体を400℃で1分間焼成する。レジスト層16' [第5 (c) 図] は、上にくる膜のための取りはずし層となる。次に、パターニングさ れた構造体は、CVD成膜により、厚さ300オングストロームの二酸化ケイ素 の膜42でコーティングされる。次に、ガラスプレートをスパッタリングにより タングステンの二層40/4]でコーティングするが、第一の膜41は圧縮応力 を有し、第二の膜40は引張り応力を有する。応力の量がマイクロシャッターの コイルの卷きのきつさに影響するので、双方の膜内の応力のレベルは、慎重に制 御しなければならない [第5 (d) 図参照] 。次に、公知の技術を用いて、構造 体に厚さ約6000オングストロームのフォトレジストをコーティングする。さ らに、やはり公知の技術を用いて、フォトレジスト44に4ミクロンのピッチで 巻き上げの方向に対 して垂直に延びる線を有する格子、即ちこの線方向に延びる 格子によってパターニングし、所望のリブ形成部分にはレジスト44が残される [第5 (e) 図]。次に、レジストの付いた構造体を400℃で1分間焼成し [第5(f)図]、蒸着によって二酸化ケイ素46を300オングストロームの厚 さにコーティングする [第5(g)図] 。酸化膜46の成膜後、フォトレジスト を用いて構造体をパターニングし(図示しない)、ワイヤ・ポンディングを行な うコンタクト部分を画定する。次に、蒸着によって構造体上にアルミニウム膜を 成膜し、アルミニウム膜は、ポンディング・パッドを形成所望の場所を除いてリ フトオフされる。再びフォトレジストを塗布してバターニングし、画素を画定す

る [第5 (h) 図]。 画素部分の一部は取りはずし層に重なり、他の部分は重ならない。次に、パターニングした構造体をフレオン・プラズマを用いて二酸化ケイ素 4 6 を貫通してエッチングする。次に、構造体を酸素プラズマ内で短時間エッチングし、焼成したフォトレジスト 4 4 'を除去する。タングステン 4 T / 4 0 および二酸化ケイ素 4 2 は、フレオン・プラズマ内でエッチングされる。このプラズマによって、その下の焼成したフォトレジスト層 1 6 'またはより厚い二酸化ケイ素層 1 4 を約 1 0 0 オングストロームの深さまでエッチングされる。次に、この構造体をダウンストリームアッシャー内で 3 0 0 ℃で原子酸素にさらす。数分以内に、酸素が取りはずし層 1 6 'を除去し、画素が卷き上がる。この卷き上げは、下端部のタングステン層 4 1 が圧縮性であるのに対して上端部のタ

ングステン40が引張り性であり、また二酸化ケイ素42は引張り性であるがタングステンよりはるかに可機性があることによって生じるものである。リブ46は、横方向の硬さをあたえ、膜が巻き上げの軸に対して垂直な方向に巻き込むのを防ぐ。これによって、構造体は、気密状にパッケージしまたアレイの縁部でワイヤ接続できる状態となる。

パッケージング

シャッター30は、水、湿気、および水蒸気によって大きく影響されるおそれがある。蒸気は、シャッターの表面に固着し、逆にシャッターを限り付いた状態にするおそれがある。シャッターは、純粋な窒素の雰囲気中で使用した場合、限り付きを起こさず、長期間使用できることが示されている。したがって、信頼性を維持するためには、シャッターアレイ100を第3図に示すように大気圧の窒素などの乾燥した環境内にパッケージングする必要がある。パッケージ用の好ましいシールとしては、ハンダ、溶接、またはハンダ・ガラスなどでつくられた気密性シール51が挙げられる。有機材料には、湿気に対する障壁性のすぐれたものがあり、シール材として有効である。この種のシール材にプチルゴムがある。

好ましくは、第3図に示すように、アレイ100は、例えば石英またはガラス 製のカバー50によって封じられる。

配列(アレイ)

表示装置としての大部分の用途では、素子(アバイス)が行または配列を有することが求められる。テレビジョンでは、数百の行と列が必要である。第2-4 図には、好ましい構造の例として5×5アレイあるいはマトリックス100が示されている。このアレイでは、固定透明導体層12が水平のストライプ52にバターニングされ、個々の可動シャッター・コイル30が共に列54に接続され、水平のストライプ上に重ねられている。したがって、一本の水平電極と一本の垂直電極の交点に各アレイ画素が形成されることになる。巻き上げた位置では、アレイの面の片側に当たる光が、一定の割合でロールによって遮断される。例えば、ロールの直径が40マイクロメータで全体の画素の寸法が130×130マイク

ロメータとすると、光の約30%がロールによって遮断される。第4図に示すようにすべてのシャッターが引き伸ばされた位置にあるときには、シャッターの間には小さな隙間しか残されない。基板にこれらの開口部分を遮断する不透明なストライプを付加的に配設しなければ、光はこれらの隙間を通過することになる。隙間の幅が4マイクロメータとすると、130×130の画素の寸法では、付加的なマスキングを行なわない場合、シャッターが不透明であれば20対1のコントラスト比となる。付加的なマスキングを行なった場合には、さらに高いコントラスト比となる。また、ロールの直径を変えない場合でも、画素寸法を大きくするとコントラスト比は高まる。

カラー表示装置

第6図に示すように、光は、表示装置のどちらの方向にも通過することができ、また、カラー・フィルターを用いればカラー表示装置をつくることができる。 第6図では、すでに述べた表示アレイ100'が形成され、この表示アレイは下部のガラス基板10、側壁スペーサー80、およびガラスまたは石英の上壁60からなるガラスまたは石英の気密密閉容器内にパッケージされている。赤、緑、および青の各フィルター72、74、76が、それぞれ壁60の下端部に接着されており、光は矢印の方向に通過する。第7図は、カラー表示装置の第二の構成例を示す図であるが、ここでは、表示装置200の片側に紫外線光が供給され、 これと反対側の壁 6 0 の下部に三つの紫外線光を感知するカラー蛍光体 (phoshor)8 4 、8 6 、8 8 (それぞれ赤、緑、青) が配置されて能動型表示装置を構成している。コイル式電極 3 0 は、各々が一つのカラー蛍光体を制御する。この方法は、蛍光体の持続時間によってフリッカーの量を制御できるという効果をもつ。この表示装置のコントラストを高めるためには、第 8 図に示すように、表示アレイの紫外線または光源側に、平行光線用あるいは集光用レンズレット (lenslet)9 0 のアレイを設ければよい。これらのレンズレットは、光源 9 1 からの光を開口 9 7 に集光してシャッター 3 0を介して、それぞれ蛍光体あるいはフィルター 7 2 、 7 4 、 7 6 ・に当てる働きをする。また、光吸収障壁 9 3 を使用すれば、コントラストを高め、またクロストークを減らすことができる。これらのした

ンズのデザインには、バイナリィオプティクス (2値光学) の分野の研究成果を利用することができる。この上記アレイは、また、第9図に示すように白色の背景95と黒色のシャッター30を用いることにより、反射モードに使用することができる。透明な導体の代わりに不透明な白色の導体12'を用い、ガラス基板10の背後の白色の反射層95を除去すれば、よりシンプルな反射モードの装置となる。非常に進んだ例では、第10図に示すように二つのシャッターアレイAおよびBを積み重ね (組み合わせ) て、受動型のカラー表示装置500を構成する。上側のアレイAは黒色のシャッター30'を有し、中間アレイは、シャッターに三色(青、緑、赤)30b、30g、30r有り、背景95'は白色である。このようにすれば、全体として受動型のマルチカラー反射表示装置が得られる

電圧波形

本発明の表示装置の電力消費量は、きわめてわずかである。必要な電圧は、1~50ボルトの範囲である。基本的には、DC電流は必要としない。電流は、その大部分が、シャッターあるいはコイルの開閉に応じたきわめて短時間の電荷の流れである。この電流によって、可動電極と固定電極の間の容量が充電される。364×130マイクロメータの画素部分30を有するシャッターを一秒間閉じ

るために必要な電力は、約3×10 ワットである。1000の行列を有するカラーの高精細スクリーンでは、画素の数は300万に達する。14×16インチ、対角線が21インチのカラー表示装置で、フレーム速度が毎秒30サイクルのものでも、全画面を使った場合の電力消費量は、1ワットの約10分の1に過ぎない。第11図は、シャッターのオン(引き伸ばし)、保持、およびオフ(巻き上げ)のために二つの電極にあたえる必要のある電圧の代表的なうねりを示す。印加電圧がオン(引き伸ばし)の閾値を越えると、膜電極が引き伸ばされ、それより低い電圧でその状態を保持することが可能となる。保持電圧が引き伸ばし電圧より低くてすむ理由は、第24図および第25図との関係で後に説明するように、可動電極に段部が配設されているためである。このように、二つの電極に所望の電圧が印加されると、電界すなわち二つの電圧の間の力は、コイル式電極が透明電極に近づくにしたがって大きくなる。したがって、ひとたび可動電極が引き伸

ばされると、電圧を下げても、電極を引き伸ばした状態で保持するのに十分な電 界が維持される。

事情によっては、電極を下げた状態に保持するためには第12図に示すような A C電圧を使用する必要が生じる場合も考えられる。製造した素子によっては、 毎秒1サイクルの周波数を使用してドリフトを最小限度に抑えることができた。 これは、二枚の絶縁膜T4および20 [第1(h)図参照]を介して電荷の移動が生じる場合には必要になる処置で、さもないと、膜が張り付くかあるいは閾値が変化する現象が生じる。 A C電圧を使用すると、用途によっては電力消費量が 増大する場合があるが、30サイクル/秒以下のA C 周波数を使用する T V などの用途では、実質的な増大は生じない。

マトリックスでは、素子の双安定性を利用して大きな効果を挙げることができる。第13図は、個々の画素の切り替えのために水平方向(h)と垂直方向(v)ラインに用いられる電圧の例を示す。基本的な考え方は、各画素の二つのコイル式電極の間でオン閾値とオフ閾値の間にあるバイアス電圧を維持することである。このバイアスによって、画案がどのような状態にあってもその状態が保持さ

れる。水平ラインの一本の電圧を上昇させると、その行の対の電極の間の電圧が 上昇するが、電圧がオン閾値よりわずかに低いレベルにまで上昇しても、それま でオフだった画素がオンになることはない。しかし、同時に、垂直ラインの一本 の電圧を降下させると、その列の電極の間の電圧が上昇するが、電圧がオン閾値 よりわずかに低いレベルまで上昇しても、それまでオフだった画素は、垂直ライ ンと水平ラインの交点にある一つを除いて、オンになることがない。第13図は 、マトリックス全体の3階の走査を示すチャートで、各走査ごとにいくつかの画 素がオンまたはオフにされることがわかる。

投射システム

上に述べたシャッターあるいはシャッターアレイは、いずれも、第14図に示すような投射システムに使用することができる。このようなシステムでは、光が本発明のマトリックスアレイ100上に集光され、投影レンズ200によってスクリーン300上に投影されてイメージが形成される。画素はあまり熱に敏感で

はないので、大量の熱を散逸あるいは反射させることができるため、高強度の光 を使用することができ、きわめて大きいスクリーンへの投射が可能となる。

本発明の静電ライトバルブ表示装置を適切に使用するためには、電極間に電圧が加えられるときの容量性充電電流に加えて小さいDC電流の作用を考慮に入れることが重要である。この電流は、電極が一つあるいは好ましくは二つの絶縁体によって分離されている場合でも存在する。電気的絶縁体といえば、通常、非導電性を考えるので、ここの文脈では絶縁体という用語は誤解を招きやすいかもしれない。本発明においては、後に説明するように、可動電極と固定電極の間に最小限度の電流が存在し、また電力の散逸を最小限度に抑えるために、この電流は存在することがのぞましいといえる。このため、電流を完全に遮断する必要はない。むしろ、前に説明した「絶縁体」は、実際には、電圧の間の電荷の流れを減少させるように電極の一部として使用される高抵抗材料で形成される。この種の材料は、二酸化ケイ素の抵抗値の範囲すなわち10¹⁰-10¹¹オーム/cm程度の高い抵抗値(これは、あたえられる電圧および温度によって変化する)をもつものもあるし、あるいは、抵抗値はかなり低いが、それでも電荷の流れを十分に

減少させるように機能するものもある。

アザイン上の考慮点

ここでは、第15図を参照して、電極のデザインにあたって考慮する点及び要因を検討する。第15図は、ロール式可動電極の構造をわかりやすくするために平坦な電極として示した図である。ここでの検討は、本発明にもとづいて実験的な構造体をつくり、これを観察して得られた結果をベースとして単純化した理論的分析を基礎としていることに留意されたい。他の要因が関係することもあり得るし、この理論の正確さを前提に本発明の妥当性および有用性を判断してはならない。

一般に、第15(a)-15(c)図に示すように可動電極130または固定電極120のいずれかにのみ高抵抗層114が用いられる場合には、電極を「引き伸ばされた:rolled out」状態に保つことは困難である。第15(a)図を参照して、引ぎ伸ばしの期間中は、印加される電圧によって各電極における電荷の

蓄積により力があたえられる。しかし、電極が互いに接触するかあるいは100 オングストロームの範囲内にくると [第15(b)図]、電荷Qが金属から高抵抗材料114の表面へ移動し、高抵抗材料114の表面(surface states)をある程度満たしてしまうために、力が減少し [第15(c)図]、電極は、互いに離れる方向へ動き、又は巻き上がることが可能となる。この電荷の移動は、きわめて急速に起こるため、可動電極は、引き伸ばされ始めるや否や再び巻き上げられることになる。一般に、絶縁体114を一枚使用しただけでは、可動電極130 が引き伸ばされずまた引き伸ばされた状態が保持されることがない。

しかし、接触面の表面の粗さが十分に大きく、二つの表面を十分に広い面積に わたって十分な距離(>100オングストローム)だけ隔て、電荷の移動が広く 阻止される場合には、これらの空気の隙間を通る電界が存在し、引き伸ばされた 電極をその状態に保持する力が得られるために、素子が正しく作動して引き伸ば された状態を保つことができるようになる。空気の隙間が存在する場合にシャッ ターを引き伸ばすために必要な電圧は、空気の隙間が存在しない場合と比較して 、導体が同じであってもより高くなるであろう。これは、絶縁体の誘電率が空気 の隙間より高いためである。すなわち、空気の隙間が存在する欠点は、それが素子の使用電圧を上昇させることである。可動電極を引き伸ばして保持するために DC電圧ではなくAC電圧を使用することによって、電荷の移動に基づいて電界が減少するという問題も避けることができる。引き伸ばされた電極を平坦な状態に保持するためには、十分に高い周波数を用いることが要求される。この十分高い周波数を用いれば、少量の電荷の移動が生じても電界がすぐ反転し、また各電界の反転の間にコイルが有意な程度まで再び巻き上げられることがない。ACモードでの使用には、DCモードより電力を必要とし、また、コイルの各部分が適用周波数の二倍で振動しようとするためにより磨耗を起こしやすいという欠点がある。磨耗によって可動電極から出てきた金属原子が、高抵抗材料の上にとどまって、表面充電効果を高めるおそれもある。

2重半径(dual radius)シャッター

ここまでは、シャッター電極は、すべて一定の半径を有し、したがって、巻き

上げられると円筒を形成するものとして説明してきた。シャッター30'がきわめて長くあるいは円筒の半径がきわめて小さい場合には、コイル電極30は一巻き以上に巻き込まれ、それ自身と接触するようになる。このように場合には、電極が自身で擦り合う部分が生じ、損傷を受けたり磨耗したるするため、信頼性の問題が生じる。この問題は、第16図に示すように曲率半径の異なるシャッターを設け、ガラス基板10が絶縁体14より下の固定電極12を支持するようにすることで克服することができる。可動電極30'は、基板への取付け部分の近くでは小さい半径R1を有し、そこから離れたところではより大きい半径R2を有する。この素子では、大きい半径R2のために自身が接触することなく長い巻き上げ距離が得られる。第17図の第二の素子では、基板への取付け部分近くの半径R2が大きく、そこから離れた所では半径R1が小さくなっている。この第二の素子も巻き上げ距離が長いが、渦巻き状に巻き上がって自身の接触を防いでいる。

上に示した構成は、実際には、第18図に示すように三つのレベルのシャッタ -30'を形成し、可動電極は二枚の絶縁体20および24 (以下に詳細に説明 する)の間にはさまれた金属電極22で形成される。上部の絶縁体24は、取付け部分40の近くで部分的に除去されている。このような構造とすることで、可動電極30が巻き上げられたとき、可動電極30は大きい半径R2の部分が取付け部分40から隔てられ、小さい半径R1の部分が取付け部分40の近くに配置され、2重半径を有することとなる。

レールの実施形態

第19(a)および19(b)図は、高抵抗材料がほとんど用いられていない 実施形態を示す。スタンドオフあるいはレール420は、SiOzまたは他の高 抵抗材料でつくられ、このスタンドオフ又はレール420は、可動電極130が 引き伸ばされた状態 [第19(b)図]にあるときにはそれを支持する。このた め両電極の間に隙間が形成される。この隙間は、ガスを満たすかまたは真空とす る。この場合、空気の隙間は均一で慎重に制御され、その結果界面において表面 (surface state)の帯電(charging)がほとんど起こらない接触面が得られ、固体

の絶縁体の場合の充電の問題が軽減される。スタンドオフ420は、巻込みの方向に対して垂直に伸びる窒化ケイ素または二酸化ケイ素からなる細いリブで構成される。減衰(damping)効果を高めるために、絶縁性のリブは、二酸化ケイ素または窒化ケイ素より可機性の高いブラスチック材料でつくってもよい。固体の絶縁体にまつわる充電の問題をさらに軽減するために、固体の絶縁体420の上部を金属422でコーティングしてもよい[第19(a)、(b)図]。この場合、金属は、可動電極130が引き伸ばされるたびに可動電極の電位まで充電され、それによって電圧のドリフトを除去する。また、レール部の金属が、可動電極と電気的に常時接続された構成としてもよい。用途によっては、レールの問および可動電極上の少なくとも一方に特別な高抵抗材料を配設することもできる。レールの隙間を保つために、レールの間に配置される材料は、レールより薄くする必要があることに留意されたい。

第20-23図は、構成の異なるスタンドオフの他の実施形態を示す。ここでは、レール420'は、ガラス基板110の上の固定電極112に添って巻込みの方向に伸びている。この構成では、町動電極130は、引き伸ばしの運動を円

滑に行ない摩擦を少なくするために、固定電極の側では平滑(planar)に形成されている。

多くの用途では、「保持(hold on)」電圧が、最初にシャッターをオンにするために必要な電圧より低い双安定表示装置が求められる。これは、例えば、テレビジョン表示スクリーンの形成に用いられるようなxy走査式アレイの場合にとくに有用である。この双安定性は、第24図に示すように、可動電極30の可動部分(応力をあたえた導体22と絶縁体20で形成する)であって、固定電極12上の絶縁体に接着される場所付近にステップ(段部)Sを形成することによって得ることができる。このステップSは、電極間の距離「x」を増大させ、電極の引伸ばしを開始するために必要な電圧を増大させる。必要な電圧の量は、ステップの高さによって制御することができる。ひとたびコイルの引伸ばしが始まると、第25図に示すように、電極の間の距離「x」が短くなり、電極を引き伸ばすために必要な電圧も低下する。したがって、コイルを引き伸ばすためには、すでに第11図に示したようにパルスを用い、パルスの最初の部分の電圧を高くし

その他の部分では低くなるようにしてもよい。同図では、引伸ばしを開始するために必要な最低電圧がVt1であり、引伸ばしを継続するために必要な電圧がVt2である。電極の間の電圧がVt2以上に保たれているかぎり、コイルは、ほぼ引き伸ばされた状態にとどまる。Vt2とVt1の間の電圧では、コイルの位置は、卷き上げられた状態と引き伸ばされた状態の間でほとんど動かない。なんらかの時点で電圧がVt2以下になると、コイルは卷き上げられる。もちろん、コイルに添ってさらに他のステップを配設することもできるが、その場合、そのステップを越えてコイルが卷き上げられるためには、そのための大きな閾値が必要となる。

双安定な装置を生成するための第二の方法は、二つの材料が接触すると発生する自然の吸着力 (ファンデルワールス力) を利用するものである。この吸着力の大きさは、材料と表面の滑らかさによってきまる。材料を適当に選んで表面の状態を制御することによって、ステップがないと仮定すると、加える電圧がゼロの

ときにはシャッターが卷き上がることができるが、同時に、引伸ばし電圧以下の保持電圧を十分に低くできるような十分に小さい吸着力を得ることもできる。その結果、ステップを組み込んだ場合と同様に、同じ電圧でシャッターを開閉することのできる双安定性を得ることができる。後に説明するように、この吸着力を利川して、部分的に引き伸ばしたシャッターに安定性をあたえることも可能である。

シャッターを部分的に引き伸ばずことにより、あるいは時間多重(time multip lex)および人間の目の自然の残像性を利用して、見せ掛けの灰色を示すグレースケールを提供することもできる。例えば、TVに適用する場合には、1フレームの時間は1/30秒である。これに対して、シャッターはきわめて高速で切り替えを行なうことができ、オン・オフ動作を1/10000秒以下で行なうことができる。1フレームの時間の何分の一かの間だけシャッターをオンにしておけば、各画素で見せ掛けのグレースケールを得ることができる。

後段では、グレースケールを得るための他の方法についても説明する。

受動型マルチカラー双安定ELVD

第26aおよび26b図の実施形態は、受動型マルチカラー双安定静電ライトバルブ表示装置を示す図で、すでに述べた種類の複数のコイル式可動電極30a-30dが中央の表示部分510の周囲に対称的に配置されている。

各可動電極30a-30dは、一端で、絶縁性基板10上に形成された白色の電気導体12上に形成された絶縁体層14に貼り付けられている。

個々の可動電極30a-30dは、一回ごと、選ばれた電極に電圧源Vから電圧を印加して選択的に作動させ、基板側で反射され観察者に帰る光の色を変えることができる。このような表示装置のアレイによって受動型カラー表示装置を形成することができる。

変形自在の膜スイッチ

第27 (a) および27 (b) 図は、他の実施形態として、反射モードで作動 する変形自在な膜スイッチ (DMS:Deformable Membrance Switch) 900の略 断面図を示す。膜902は、「上方」位置では上方に湾曲している。膜902は

、透明な導体901で形成され、絶縁体920の上に配置されてその二つの側縁 部でオプションの絶縁性支持体916に接着されている。支持体916は、ガラ ス基板910上に堆積させた不透明の導電層912上に形成される絶縁体914 上に配置されている。この「上方」位置では、膜902は、上から見ると白色ま たは導体層912の色に見えるようにすることができる。第27(b)図におい て、所定の電圧例えば、20ボルトが電極902と912との間にあたえられ、 膜902の大部分が絶縁層914の上に平坦に横たわって、上から見ると青色ま たは黒色に見えるようになる。これは、電極902が、不透明な導電層912の 上で反射防止用コーティングを形成するためである。膜電極902は、卷上げ自 在の電極に関してすでに説明した原理を用いた異方性応力または異方性硬化によ って上方位置に付勢されている。これまでの実施形態と同様に、変形自在の膜ス イッチ900の動作は、二つの電極にあたえられる電圧によってきまる。一方の 電極は、膜902であり、他方の電極は導電層912である。あたえる電圧がゼ 口から始まると、膜は、膜自身の中に組み込まれた応力あるいは硬化のため、又 はそのような形状につくられているために、「上方」位置にあり、上方に向かっ て湾

曲している。電圧がオン閾値を越えると、膜は、下方に動いて絶縁面914と接触する。膜がひとたび下方位置にくると、電圧を下げても、電圧がオフ閾値より高いレベルにあるかぎり、膜902は「下方」位置にとどまっている。これまでの実施形態と同様に、このDMSは、双安定素子である。この素子は、透明な基板とともに透明モードで使用して、誘電率の差と干渉作用のために膜の動きによって色が変化する効果を生成することができる。第28(a)および28(b)図は、第二の実施例を示す。この実施例では、素子は、背後から照明できるようになっている。透明な下方電極912の上の絶縁体914上には、不透明なストライブ940のアレイが形成され、可動電極902の上には第二の不透明なストライブ930のアレイが形成されている。これらのアレイは、互い違いにされ、上方電極904上のストライブは下方電極912の隙間にはまり込むようになっている。膜902が上方位置にあるときには、光は、スリットを通って、回折と

反則によってバルブを通過することができ、膜が下方位置にあるときには、光は 、ほぼ遮断される。DMSの膜902および他の要素は、ELVDの実施形態に 関連してすでに述べた材料および方法を用いて形成することができる。

ELVD形成のためのドライ・ロールアップ法

第29(x) および29(y) 図の平面図および第29(a) - 29(t) 図の断面図を参照して、ELVD用静電ライトバルブの圧力を製造するための他のドライ・ロールアップ法を説明する。単純化のために、これらの図では、一つのELVDの製造のみを示すことに留意されたい。また、線形あるいは二次元アレイも同様な方法でつくれることも理解されたい。工程1 [第29(x)図]では、例えばガラスでつくられた適当な基板10上に、例えば酸化インジウム・スズ(ITO)等の透明層のコーティング12が約2000オングストロームの厚さに形成される。次に、第29(x)図の構造体の上にフォトレジスト(図示せず)をコーティングし、公知のリングラフィー法でパターニングする。露光したITO12は、次に、フォトレジストをマスクとしてエッチングする。次に、レジストを除去し、第29(x)図に示すように摩接する固定電極からストリップで分離された下方固定電極10(a)が残されるようにする。

次に、第29(x)図のA-A線で切った断面を示す第29(a)図に示されるように、ITOコーティング12の上に例えば酸化アルミニウム(Al2O3)の絶縁層14を約2000オングストロームの厚さに形成する。内部応力を高めまた接着性を弱めるために、オプションとして、層14の上に薄いポリテトラフルオロエチレン(PTFE)の層を形成してもよい。

PTFE層の目的は、接着力を制御し、それによってすでに述べた双安定性を 制御することである。のぞむレベルの接着性を得るために、PTFEの代わりに 他の材料を用いることもできる。

第29(b) 図に示すように、絶縁体層 14/15の上に、選好ドライ・エッチングに適した所望のシリコンまたはゲルマニウムなどの材料からなる取りはずし層 16を形成する。層 16の厚さは、ライトバルブのデザイン・パラメーターに依存するが、通常約5000オングストロームの厚さである。

工程3 [第29(c)図]では、公知の方法を用いて、層16の上に、第1(b)図に関連して説明した種類のフォトレジスト・パターン18を形成する。パターン18は、取りはずし部分を画定するためのマスクとして用いられる。このレジスト・パターン18を約170℃で焼成する。次に、第二の層18'を第一のレジスト部分18の上の格子の形状にパターニングする。

上程5 [第29(e)図]では、反応性イオン・エッチャーの中にサンブルを置き、フォトレジスト領域18/18'がシリコン層16とほぼ同じかまたはそれよりやや速い速度でエッチングされるような条件に設定する。例えば、10ミリTorrのCF4ガスを使用し、エッチング電圧を500ボルトとした場合、残るシリコン層16'にもフォトレジストのプロファイルが複製されて丸いうねり17が形成される。得られる可動電極内に高応力線が生じるのを最小限に抑えるためには、焼成したフォトレジストが丸い形状を有することがのぞましい。第29(y)図は、第29(e)図の構造体の上面図を示す。

工程 6 [第29 (f) 図]では、ウエハーにPTFEのオプション層 15'をコーティングする。この層は、単純化のために第29 (f) 図にしか示されていない。繰り返すが、PTFEの目的は、すでに述べたように接着力を制御して双安定性を制御することである。所望のレベルの接着性を得るために、PTFEの

代わりに他の材料を用いることもできる。次に、ウエハーに、圧縮応力を有する約300オングストロームの厚さの酸化アルミニウムのコーティングを施す。圧縮応力を有する酸化アルミニウムのコーティングは、酸化アルミニウムのターゲットを用いたスパッタリングで生成することができる。圧縮応力は、5°のターゲットを用い、10MTorrの圧力、100ワットの電力で、アルゴンをスパッタリング・ガスとして使用して酸化アルミニウムをスパッタリングしたとき、通常のスパッタリング条件下で発生する。それに続いて、工程7 [第29(g)図]では、酸化アルミニウムよりはるかに低い応力を有するアルミニウムの低応力層22を形成する。工程8 [第29(h)図]では、引張り応力を有する酸化アルミニウムの第二の層24を約300オングストロームの厚さに形成する。引張り応力は、同じ条件下で少量の酸素を添加することで得られる。例えばスパッ

タリングあるいは蒸着法を用いたコーティングの工程で正確な応力を得たい場合には、正しい条件設定のために試運転を行なって応力の評価を行なうこともできる。応力測定法は、D. R. クックおよび J. M. ウエスト「電気成膜における内部応力の測定」(金属仕上加工研究学会会報;1963年、第40巻)("The Measure-ment of Interal Stress in Electrodeposits", D.R.Cook and J.M.West, Transactions of the Institute of Metal Finishing, 1963, Vol. 40)に示されている。成膜層内に正しい応力を確立する目的の一つは、対称性の構造を形成して、温度の変化がロールの寸法に及ぼす影響を最小限度に抑えることにある。アルミニウムは20×10-6/℃で膨張するのに対して酸化アルミニウムは約6×10-6/℃で膨張するため、可動電極の内部応力は温度によって変化する。しかし、アルミニウム層の両側に酸化アルミニウムの層が同じ厚さで形成されているため、温度変化によってコイル式電極の引伸ばしまたは巻上げが生じることはない。

好ましくは、上表面は不透明または黒色で、下表面は反射性とする。そのため、この時点 [第29(i)図]で、付加的な層26が配設されて黒い表面が生成される。層26は、直径1500オングストロームより小さいきわめて微細な粒子を含むカーボンブラックを溶剤および樹脂中に分散させたものを用いて形成することができる。このような材料は、フォトレジストのようにスピンさせるかある

いはスプレーすることによってコーティングして使用することができる。この材料は、ヤング係数が小さくきわめて可機性の高い材料である。したがって、かなり厚くしないかぎり、可動電極の機械的性質には有意な影響を及ぼさないであろう。

この時点で、層20、22、24、および26で形成される可動電極30は、 フォトレジストをマスクとして使用し、またカーポンプラック層26と酸化アル ミニウム層20、24のために反応性イオン・エッチングを用い、またアルミニ ウム層22のために化学エッチングを用いこれらを組み合わせて用いることによ ってパターニングすることができる。オプションのPTFE層15'は、反応性 イオン・エッチング(RIE)で除去することができる。次に、ウエハーを、フッ素またはハロゲン化物を有するガスを用いたプラズマ・エッチング装置内に配置する。プラズマのないハロゲン・ガスを用いてシリコンを除去し、可動電極30を取りはずすこともできる。パターニングした第29(j)図の構造体は、巻き上げられる前は第29(z)図に示される形状を示し、巻き上げられた後は第29(z)図に示される形状となる。第29(j)図は、第29(z)図のCーC線に沿った断面図である。第29(k)および29(1)図は、第29(j)図と同様な拡大側面図で、それぞれ、シリコン取りはずし層16,を除去する前(第29k図)とシリコン取りはずし層16,を除去した後(第291図)の完成した電極構造を示す略図である。

低コストのシャッター製造

次に、第30(a) -30(p) 図および第36(a) および36(b) 図を参照して低コストのシャッター製造方法を説明する。この方法では、透明な基板10からスタートして、その上に連続的に導電性透明電極膜12(例、ITO)、絶縁体膜14(例、酸化アルミニウム)を形成する[第30(z)図]。絶縁体14の上にはシリコンの取りはずし層16が形成される[第30(b)図]。第30(c) 図では、取りはずし層16の上にレジスト層が形成され、格子18状にパターニングされ、この格子18がシリコン層16の表面にうねりを生成するために用いられる。

第30(d) 図では、反応性イオン・エッチング(RIE)チャンパー内にサンプルを入れ、CF・ガスでエッチングし、レジストをほぼエッチングで除去し、シリコン層内にシリコンのうねり16'を残しつつエッチングにより層16が貫通してしまわないようにする。第30(e)図では、他の実施形態ですでに述べたようにして、サンプルに、酸化アルミニウム層20、アルミニウム層22、および酸化アルミニウム層24を連続してコーティングする。これら三つの層は、基板から取りはずしたときに静電的に回動自在なシャッター30を形成するために必要な応力を有している。

第30 (f) 図は、第30 (e) 図と同様であるが、他の実施形態ですでに説

明したようにオプションの層15を付加して一体構造となったシャッター30を 単純化した形で示している。

次に、第30(f)図の構造体をフォトレジスト34を用いてパターニングし、行アドレスラインのためのストライプのみを形成する。ストライプのみのためにパターニングが必要であれば、より複雑なパターンを形成するために必要となる公知のきわめて高価なマスク位置合わせ法あるいはステッパー法などの代わりに、走査式レーザーあるいはレーザー・ホログラフィー法などきわめて低コストのリングラフィー機械を使用することができる。

第30(g)図に示すように、行アドレスラインのためのストライプあるいは 溝32は、フォトレジスト34をマスクとして用い、RIEと化学エッチングを 組み合わせて使用し、ITO層12に達するまでエッチングを行なうことで形成 される。

次の工程では [第30(h)図]、ITOをエッチングして二酸化ケイ素の44部分をアンダーカットする。その理由は、次の工程で [第30(i)図]、ITOが除去された開口部に黒色または不透明層40が形成され、また、この黒色層は、ほとんど常にやや導電性があるためである。44部分でアンダーカットを行うことによって絶縁性の隙間が配設され、列アドレス線と黒色層の間が絶縁される。

第30(i)図に示す工程では、ウエハーが真空蒸着装置内に置かれ、酸素の存在下でクロムが蒸着され、黒色または濃い灰色の外見を有するサーメット層4

0が生成される。クロムの蒸着は、蒸着ビームが、第30(k)図に示すサンプルに対して側部と側部が向き合う方向で、サンブルに対しての垂直方向にかなり平行となるようにして行なう必要がある。これは、サンブルをビームに対して垂直に保持し、エッチングでサンブルに形成したスロット32に平行なスリットを通して蒸着させるようにすれば行なうことができる。次に、同様にして、酸化アルミニウム層42を蒸着させる。その目的は、これら二層40/42全体の厚さを、最初から下にあるITOおよび酸化アルミニウム膜12/14にオプションの層15を加えた全体の厚さとほぼ等しくなるようにすることである。スロット

32の側壁には不可避的に少量の膜が形成されるが、それは、短時間のウエット 化学エッチングまたはガス・クリーナップ・エッチングで除去することができる

次に [第30(j) 図]、フォトレジスト層34をフォト・レジスト・ストリッパーに溶解させる。したがって、フォトレジスト34は、上端にあるが最終の製品には必要のない金属のための取りはずし層を形成する。

この段階で、第30(k)図の上面図および第30(d)および30(j)図の断面図に示すように、ITO層12と可動電極30の列パターニングが完了する。ここで、第30(l)および30(m)図のB-B線に沿った断面図で示すように行アドレスラインを形成することができるようになる。第30(m)図の工程では、二つのレジスト層50および52が形成され、下方の層50は62部分で上の層の下をえぐる(アンダーカット)形にされる。このような二層構造は、例えば、PMMAの上にAZ1370というフォトレジストを用いて形成することができる。あるいは、フォトレジスト層の上にパターニングした金属層を配置して形成することもできる。この二層構造の目的は、次の工程のシャドー蒸着の後で行なうリフトオフに必要なアンダーカット部分を配設することである。次に、この多層レジスト層50/52をエッチング・マスクとして使用し、PTFE15または酸化アルミニウム層14に達するまで可動電極層30とシリコン層16を貫通してエッチングすることで、行溝60を形成する。

次に、第30(n)図に示すように、ウエハーを再び真空蒸着装置内に入れ、 アルミニウムを蒸着させるが、今回は、アルミニウム領域70aおよび70bを 形成するために前のように蒸着ビームを平行とし、アルミニウムは所定の角度で

蒸着される。アルミニウム層の厚さは、好ましくは約2000オングストロームである。領域70bの角度蒸着によって、シャッターとサンブルの縁部まで伸びる行ライン80 [第30(p)図]の間の行溝内で電気的接続が行なわれる。アルミニウムは、また、コイルが巻き上げられた後のコイルの機械的支持体となる。この点は、シャッター・コイル30が基板の絶縁体に直接取り付けられる他の実施形態とは大きく異なる。

第30(0)図の工程では、フォトレジスト50/52が溶解され、また金属層70(a)がアンダーカットされたレジスト層50によって不連続となるため、必要のない金属層70(a)も溶剤に溶解して除去される。第30(p)図は、この時点出の構造体の上面図である。

ここで、ウエハーは、フッ素エッチングを行なって下層のシリコン16を除去することができる状態となり [第30(o)図]、その結果、可動電極30の巻上げが可能となる。

ここで注意しなければならないのは、第29(a)-29(1)および30(a)-30(f)図において形成されるシャッターあるいは可動電極30は、電極30が材料が交互に配置された三層構造を有する点で、これまでの実施形態とは異なることである。第36(a)[取りはずし前]および36(b)[取りはずし後]の図に示されるように、電極30は、第一(下方)圧縮性絶縁層20(矢印90で示される)、応力の低いまたはゼロの第二の中間金属層22、および引張り応力(欠印92で示される)で形成される第三の(上方)絶縁層24によって形成される。可動電極30のこの構造は、これまでの実施形態と比較していくつかの利点を有する。複合/多層構造30内の実効応力の程度は、制御が容易であり、三層構造の電極は、光学的により高密度にまたより可機性をもたせてつくることができる。また、以下の説明からわかるように、低温工程で製造することができる。

フリーズドライを用いたELVDシャッターの製造方法

この節では、第31(a)図-第31(i)図を参照して、シャッターの他の低温製造法を説明する。この方法では、すでに述べたような透明固定電極を形成

するためのITO層12を有するガラス基板からスタートする。これまでの実施 形態で説明したようにして、エッチングでストライブが形成される。さらに、絶 緑層14およびそれに続いてオプションのPTFE層15(単純化のために第3 1(a)図にのみ示す)が形成される。この例では、二酸化ケイ素は、絶縁層1 4に用いられる。ガラスの代わりに研磨したセラミックを基板10として使用す ることもできる。 フォトレジストのパターンを用いて取りはずし層18を形成する [第31(b)図]。レジストは、二重露光され、第31(c)図に示すようなうねり電極構造19が形成される。最初の露光によってレジストパターンが得られ、4μmビッチの格子を通して行なわれる二回目の露光は、それよりはるかに軽い露光となる。さらに、慎重に制御しながら現像することによって、フォトレジストは、露光した部分のみをレジストの中間まで除去することができるようになる。この処理の結果、レジスト層18に図示のようなうねりが生じる。また、このレジストを約120℃の低温で焼成すると、いぜん、アセトンなどの溶剤にとける性質を保持している。

第31 (d) 図では、ウエハーの表面がスパッタリングによってオプションの PTFE層 (図示せず) でコーティングされる。次に、二酸化ケイ素の最初のコーティングを行ない、約300オングストロームの厚さと圧縮応力を有する絶縁 層20を得る。これまでと同様に、応力を評価する試験を行なって、例えばスパッタリングあるいは蒸着法を用いたコーティング法で所望の応力を得るための正しい条件を設定することができる。

第31 (e) 図では、蒸着またはスパッタリング法を用いて、低応力のアルミニウムのコーティング22を行なう。

第31 (f) 図では、二酸化ケイ素から始めて二酸化ケイ素とクロムの層を交互に成膜し、第三のコーティング24とする。二酸化ケイ素の厚さは約100オングストローム、クロムの厚さは約50オングストロームである。この一連のコーティング24においては、二酸化ケイ素は低応力とし、クロムは引張り性とする。クロム層は、光を吸収し、表面がクロム・ブラックのようにほぼ黒色となる。このコーティングは、数を多くするほど色が黒くなる。

次の工程 [第31 (g) 図] では、フォトレジスト (図示せず) を塗布して公 知の方法でパターニングし、シャッター30の下のレジスト18をエッチングす るためのマスクを形成する。これによって、RIEおよびウエット化学アルミニ ウム・エッチングを組み合わせて用いてレジスト18をエッチングすることがで きる。 第31 (h) および31 (i) 図では、単純化のために断面の寸法を縮小して示してある。第31 (h) 図は、取りはずし層18が除去される前の構造体を示している。また、第31 (i) 図は、レジストを除去するためにウエハーをアセトンの中に入れた後の構造体を示す。この結果、膜30は巻き上がる。次に、サンブルをおだやかに水でリンスし、サンブルとその周囲の水を水が凍るまで冷却する。この段階で、ウエハーは氷に埋め込まれた状態になるが、約−10℃の温度に保持し、数Torrの圧力でオブションとして窒素のガス流が存在する真空チャンバー内に入れる。氷は、15または20分後に蒸発(昇華)し、製造工程が完了する。このフリージング工程は、それによって水が固体の状態から蒸発し、液体の状態から乾燥させる他の場合のように液体の表面張力によってシャッターが破壊されることがない点で重要である。

ELVD用ヒンジ止めシャッター

次に、第32(a) -32(i) 図および第33-35図を参照して、ELV D用ヒンジ止めシャッターの製造方法を説明する。この方法は、上に透明な導電性コーティング12(例、ITOコーティング)を施した透明な基板10(例、ガラス)からスタートする。標準リングラフィー法を用いて、コーティング12を点線で示す部分13[第32(a)図]のところでエッチングし、シャッター操作用の二つの基板電極12(a)と12(b)を形成する。次の工程[第32(b)図]では、ウエハーに絶縁層14(例、酸化アルミニウム層)のコーティングを行なう。第B2(c)図では、標準リングラフィー法を用いて酸化アルミニウム層14をパターニングし、一方の電極12(b)に絶縁用コンタクト面15'を形成する。次に、ウエハーは、選択的に溶解する(例、シリコン)取りはずし層16[第32(d)図]を形成するための材料の層によってコーティング

される。第32(e)図では、ウエハーは、引張り応力層18(例、酸化アルミニウム層)でコーティングされる。この層18をエッチングして、第32(f)図に示すような(第33図の上面図を参照)矩形の環18'を形成する。この環は、その形状と応力のため、最終的なヒンジ止めシャッターを若干湾曲させ、シャッターをボウル状にする。この層18と同じ酸化アルミニウム層は、また、シ

ャッターの二つの接触点にも配置される。第32(g)図では、ウエハーを、アルミニウム層20でコーティングし、この層をパターニングして[第32(h)図]、ヒンジ止めシャッター20'の最終の形状とする(第34図)。次に、フッ素ガスを用いてシリコンの取りはずし層16をエッチングし[第32(i)図]、ヒンジ止めシャッターが降りてきてウエハーの表面に載り、ファン・デル・ワールスの力で所定の位置に保持され、少なくとも三隅で接触するようにする。第35図の平面図に示されるように、接触する関部の二つ30(a)および30(b)は、電気的絶縁体間の接触であり、接触部の二つ30(c)および30(d)は、電気的絶縁体間の接触である。導体の接触は、本来、絶縁体の接触より粘着性が高いため、電界によってシャッターに本来の力が加えられると、絶縁体の接触部が離れて、シャッターが二つの導電性接触部を通る軸Aの周りを回転する。

異方性応力ストリップ

シャッター電極が一方向にのみ巻き込まれるようにするためには、異方性硬さまたは異方性応力が必要となる。異方性応力を得るための一つの方法は、第37図に示すように応力ストリップを形成することである。この実施形態では、すでに説明したスパッタリングまたは蒸着法を用いて、低応力A 12O3の下部層 20、低応力A 1の中間層 22、高応力A 12O3の上部層 24からなる三層電極構造30を形成する。上部膜24を貫通してカットライン33がエッチングされ、この上部膜がエッチングされて格子状あるいは一連のストリップ31となるようにする。膜24は、きわめて異方性が強く、膜の応力も異方性となる。また膜は、矢印Aの方向に対しては依然として引張り性を示し、最初の膜と同程度の応力を示すが、ストリップ31に対して垂直な応力は、はるかに弱くなる。もちろん、硬さも異方性を有し、卷き込みの方向に垂直に巻き込まれる場合には硬さが弱く

なる。ただし、応力のほうが硬さよりさらに異方性が強いため、応力が巻き込みの方向を支配する。膜24内の応力は、膜の面内では等方性である。うねりの主な目的が巻き込みの方向を制御するための異方性の硬さであるため、この実施形態ではうねりの必要性はない。その代わりに、巻き込みの方向に設けられた応力

ストリップ31が巻き込みの方向を制御する。

グレースケール

TVなど多くの用途では、単にオンとオフ、すなわち黒と白だけが可能なライトパルプではなく、少なくとも20、好ましくはそれ以上のグレーの複談の表示が可能なように強度をかえることのできる変調器として機能することが求められる。人間の目は、平均化装置であり、空間的および時間的に平均化しようとする傾向があるため、この平均化の機能を利用してグレースケールを提供する方法は数多く知られている。白ではなくグレーを示す一つの方法は、シャッターをある時間ずっと開いておく代わりにその半分の時間だけ開いておくことである。シャッターを毎秒少なくとも30ないし60回オンーオフすると、目は、光を平均化して白ではなくグレーとして見るようになる。このように電子装置を駆動してグレースケールが得られることは、すでにシャッターを用いて実験的に実証されている。この方法には、いくつかの欠点があるが、その一つは、このモードを利用すると、グレーの濃さの番号が多くなるにしたがって必要なシャッター・スピードが増大することである。

第二の方法は、シャッターを全部ではなく半分だけ開くことである。画素が十分に小さいと、目は、空間的な平均化を行ない、半分開いたシャッターではなく灰色を「見る」ことになる。TVに用いた場合、多数の画素を構成する素子アレイがあるため、これらのアレイを一回に一行ずつ走査することが必要となり、したがって各画素が走査の対象となる時間は、1フレームの全時間の何分の一にしか過ぎない。このことは、各画素に用いられる素子は、走査の対象とならない間もその状態を保持することができる記憶性を備えていなければならないことを意味する。

以下では、第38-42図を参照して、部分的に引き伸ばした位置にロックす

ることができる素子の特殊な電極構造を説明する。第38図は、基板10、固定電極12、絶縁体14、およびコイル電極30を有する個々のシャッター300を単純化して示す側面図である。第40図は、コイル電極30が引き伸ばされて絶縁体14の表面と接触した状態を示すA-A線に沿った第一の断面図である。

第41および42図は、電極電位の異なるモードで電極30がまだ表面に下りきっていない状態を示すB-B線に沿った第二の断面図である。

グレースケール機能を有するこの実施形態独特の特徴は、第30図の斜視図により明確に示されるように下方すなわち固定電極12がセグメントに分けられていることである。これまでは一個のシャッター30のために一つだけの固定電極があっただけなのに対して、この固定電極は、さらに五つの個別に充電可能な電極12(a)-12(e)に分割されており、これらは、互いに、シャッター30の卷込み運動の方向と平行に伸びている。五つの固定電極がともに電気的に接続されて同じ電位にある場合には、第39図の素子は、すでに説明した素子とほぼ同じに作動する。シャッター30を引き伸ばしながら、いくつかの固定電極における電位を適当に操作することによって、電極の動作を停止させてその状態を保持する、あるいはその位置でロックすることが可能になる。電極30上の電位が若干変化しても、膜をそのロック位置に保持できることが重要である。これは、固定電極が行をなし、可動電極が列をなす配列で、ある与えられた行のすべての電極が行電極における固定電位を用いて所定の位置にロックされている場合でも、他の行が走査の対象となっているときに可動電極の列の範囲内で電位にわずかな変動が起こり得るからである。

第42図は、第38図のB-B線に沿った断面図で、シャッターが引き伸ばされたモードにある状態を示し、すべての固定セグメント電極30は同じ電位E1にあり、膜電極30はそれとは異なる電位E3にあり、それによって、シャッター30は、セグメント化されない固定電極の場合と同様に方法で絶縁体14の上に引き伸ばされる。

可動電極30を所定の位置にロックするためには、膜を巻き上げようとするばね力に対抗するために、第40図に示すように可動電極が固定電極と接触しているすべての場所で可動電極30と固定電極14の間にある高い電界Eが維持され

る必要がある。電界Eの大きさは、引伸ばしの電界の閾値より大きくなければな らない。

例えば第40図では、第38図のA-A線で示す電極30の部分を下方に保持

するために(下方保持モード)、三つのセグメント電極、すなわち保持電極12 (a)、12(c)、および12(e)がすべて同じ電位E1'にあり、この電 位は、電位E1と等しいかそれより大きく、他方、残る二つのセグメント12 (b) および12(d) (引伸ばし電板) は、対の電位E2=-E1' にあり、こ の電位は電位E1と等しいかそれより大きく、さらに、可動電極30は、ゼロす なわち接地電位にある。第40図における力は、電極30を引き伸ばすために必 要な力と等しいかまたはそれより大きい。これによって、電極30は、卷き上げ られずにとどまっている。躁り合う電極の電位は反対であるため、第41図に示 すように膜が固定電極に接触していないときには、フリンジ (fringing) 電界効 果によって、電界が引伸ばしのための電界閾値以下となる。三つの固定電極で電 位を反対の極性に変え、他の二つを同じ電位にしておくと、このフリンジ電界効 果のため、保持電極と可動電極の間の電界は、ずべての電位が同じ場合と比較し て、断面B-Bでは低下し、断面A-Aでは低下しない。したがって、引伸ばし の力も減少する。隣接する電板が反対の電位のときには、五つの固定電極すべて の電圧を高めても可動電極は卷き上げられないが、この電圧をあまり高くするこ とはできない。なぜならば、そうすると、断面B-Bでの電界が高くなり過ぎて 膜の引き伸ばしができなくなるからである。五つの電極には、電極をロックする 最適の電圧があると考えられる。幅が狭く間隔が縮められたより多くの電極を用 いれば、ロック効果がより強くなり、フリンジ効果も高まることになる。例えば 、固定電極をさらに七つの電極に小分割し、その三つを保持電極とし、四つを引 伸ばし電極とすれば、保持効果はさらに強まることとなろう。

上に述べた原理は、固定電極の代わりに可動電極をセグメントに分割する場合 にも等しく当ではまることに留意されたい。

部分的に引き伸ばされた状態を保持するシャッターを得る第二の方法は、可動 電極と固定電極(または固定電極上の絶縁)の接触面に特定のレベルの接着性を もたせることである。任意の二つの材料がきわめて接近すると、そこには、通常

引き合う力 (ファン・デル・ワールスの力) が生じる。

この力の大きさは、材料と表面の構造に左右される。接触する材料を適当に選べば、可動電極と固定電極の間の接着性を電極巻き上げを行うことができるように十分に低く制御可能で、また一方で巻上げ閾値電圧 Vaut を有意に低くするように十分に高く制御可能である。

このように構成されたマイクロシャッターでは、短時間だけ引伸ばし閾値電圧 VROTとして用いる電圧を高くしてシャッターを部分的に引き伸ばし、次にこの電圧を低いレベル(ゼロではない)まで落として接着力でシャッターを部分的に引き伸ばされた状態に保持することが可能である。コイルがこの状態にあるときには、シャッターを有意に動かすことなく、可動電極と固定電極の間の電圧をVROTの間で変化させることができる。

接着性を慎重にデザインし制御すれば、この運用モードでは、TVに適用するようにX-Y走査式アレイでのグレースケールを実現することができる。

オプションのPTFEあるいはすでに説明した実施形態に関して述べた他の材料を接着性制御用の層として用いることも可能である。

フローティング電極素子

可動電極30が電気的接触を必要としないシャッター・ライトバルブの他の実施形態である。可動電極は、電気的に分離され、あるいはフローティングにされ、それを引き伸ばすための力を得るために必要な電荷は、二またはそれ以上の固定電極で電荷を誘起させることによって生成される。第43図(開位置)と第44図(閉位置)は、このような電極構成の一例を示す図で、可動電極30には電気的接触は行なわれないが、可動電極30の固定部分の下には第一の固定電極12(a)があり、この第一の電極のすぐ隣には第二の固定電極12(b)があって、その間には小さな隙間Gが設けられている。これら二つの固定電極の間の電圧によって、電極30が引き伸ばされる。電極を引き伸ばすために必要な電圧を最小限度に抑えるためには、二つの電極の重なり合う部分を大きくして第一の電極と膜の間の容量を最大にしなければならない。

フローティング電極素子を形成する第二の方法は、第45図に示すように、固

定電極を半分に分割して、絶縁体14(部分断面図で示されている)の下に二つ

の隣接する電極12(c)と12(d)を形成するものである。これら二つの電極12(c)および12(d)の間に適切な電圧V1をあたえれば、電極30が引き伸ばされる。

プリンター

線形または二次元のシャッターアレイを用いて、一般に空間光変調器と呼ばれ る種類の素子をつくることができる。この種の素子を用いた用途としては、光相 関、スペクトル分析、クロスバー・スイッチ、投射表示、プリント、およびニュ ーラル・ネットワークなどを挙げることができる。一例として、電子写真プリン ターについて第46-48図を参照して詳細に説明する。このブリンター402 は、レーザー・プリンターと同じ基礎技術を用いるものであるが、プリント・ヘ ッド404が走査式レーザーの代わりに光源406と線形マイクロシャッター配 列408で構成されている点が異なる。レーザーと走査レンズを用いないために 、プリンター402は、構成が単純で安価に製造することができる。マイクロシ ャッター・プリント・ヘッド404は、シャッター430の線形アレイ408で 構成され、各シャッター430の大きさは、約80μ m四方である。この小さい 寸法のために一インチ当たり300ドットの解像度が得られるが、これは、文字 の印刷にはきわめてすぐれまた写真の印画にも十分な値である。マイクロシャッ ター430の切り替え速度は、約10000Hz以上で、したがって、ブリント 速度は、一インチ当たり300ドットの解像度で毎秒30インチ以上に達する。 より小さいシャッターを用いれば、写真の品質をさらによくするために必要なよ り高い解像度が得られるが、シャッターを小さくすれば究極的に周波数も高くな るため、プリント速度はほぼ同じレベルに維持される。好ましくは、光源406・ は、マイクロシャッター430の真上に近接して配置される真空蛍光素子とする 。マイクロシャッターアレイ408は、.003"以下の薄いガラス基板上に形 成して、あれいを受光器ペルト410にきわめて近接して配置でき、平行光線の 使用の必要性を最小限度に抑えられるようにする。シャッター430の各画素を イメージデータソース407からのイメージ化すべきデジタル・データに対応さ せ、

または電気的に接続するために、ワイヤ・ポンド・バッド416が配設される。 このデータは、データ源407から一回に一行分づつ送られてくる入力データである。

線形アレイ408は、プリント・ヘッド404を回転して通過する感光性受光ベルト410に画素イメージを一行づつプリントするために用いられる。受光器ベルト410は、コロナ装置452からのコロナによって充電される。シャッター30のある一つの画素は、シャッターに対向するスポットでこのコロナを選択的に放電させる。これによって得られる電荷イメージは、現像器440から供給されて充電スポットに付着するトナーで現像される。このトナーイメージは、転送コロナ・ステーション436でベルト410から紙434へ転送され、溶融ローラー438で紙にトナーを溶着しプリントイメージを形成する。イメージは、クリーナー453でベルトから除去される。

DCスイッチ

本発明の原理を用いて各種のスイッチを形成することができる。第49-53図は、この種のスイッチの一つであるDCスイッチ502を示す。このスイッチは、金属と金属、または導体と導体の接触を可能にする電流キャリヤ電極という特別の電極504(a)および(b)を有する。導体と導体の接触によって、容量型スイッチ(次節で説明するマイクロ波スイッチを参照のこと)と比較して関位置から閉位置への移動に際し大きなインピーダンスの変化が得られるが、実際、このインピーダンスの変化は、トランジスターよりかなり大きくすることができる。このような性能上の利点のためまたこのスイッチはトランジスターと同程度に製造が容易なため、多くの用途でトランジスターにとって代わる可能性がある。

DCスイッチ502の第一の実施形態が、第49(a)図では開位置でまた第49(b)図では閉位置で示されている。このスイッチは、セラミックまたはガラスの基板10の上に形成されるが、あるいは上に絶縁層14が成膜された導体を用いて形成してもよい。次に、この絶縁体の上にアルミニウムなどの金属膜がコーディングされ、パターニングによってブルダウン電極12(a)とコンタクト・メタライズ (contact metallization) 部 (図示せず) が形成される。コン

タクト・メタライズ部とは、イリジウム等の特別の下方コンタクト504(a) が形成される場所である。次に、蒸着などによって構造体の上に取りはずし層が 形成され、パターニングして可動電極300を形成するアタッチメント部Aを得る。取りはずし層の上には、下部コンタクト504(a) に対向して上部コンタクト504(b) が形成される。次に、取りはずし層の上にすでに述べたようにして可動電極が形成され、取りはずし層は、溶解またはドライ・エッチングによって除去される。

プルダウン電極16(a)、下方コンタクト504(b)、および可動部材3 00には、それぞれ、電気リード線L1、L2、およびL3が取り付けられる。 L1とL3にDC電圧(例、図示のように10ポルト)をあたえると、第49(b)図に示すように可動電極が閉じ、コンタクト504(a)と504(b)を 介して線L2とL3とを接続する。

この種のスイッチの問題は、すべての機械的リレーに共通していえることであるが、電気のアークが発生してコンタクトを変化させあるいは損傷し、ときには 溶接を起こす場合さえあることである。アークの発生を避けるために、この素子の用途は、コンタクトに電圧がかかっていないときのみにスイッチの開閉動作を 行なうような特殊な用途に限られる傾向がある。一旦、スイッチが閉じられれば、コンタクトを損傷することなく電流が流れることができる。あるいは、アークによるコンタクトの損傷を制御するために一般に用いられる水銀ウエット法を使用することもできる。

次にコンタクト破壊の問題を解決する他の方法を説明する。しかし、まず、二つのコンタクトが開かれているかまたは閉じられているときの電気的破壊効果について若干詳細に説明する必要がある。電圧がかけられて互いに近づく方向の移動を開始する二つのコンタクトの場合を考える。電圧が100ボルト以下であれば、二つのコンタクトの間隔が約1マイクロメートル以下となったときに有意の電流が流れ始める。この間隔では、電界は、1センチメートル当たり100万ポルト以上のレベルに達している。電流が流れるか否かは、コンタクトの状態に大きく左右される。コンタクトは、通常、完全に滑らかではないので、小さい突起部では電界がはるかに高いレベルに達するおそれがある。電界が高くなれば、電

気的に負のコンタクトからの電子の電界放出を発生させ、その電子が加速され、 正の電気コンタクトと衝突したときには100エレクトロンポルトのエネルギー・レベルに達する。この電子の流れは、隣接のコンタクトに蓄えられているエネルギーのために、コンタクトが互いに接近するのに応じて急速に増大し、電流密度は、コンタクト金属を急速に加熱して溶解するのに十分な高さのレベルに達するおそれがある。損傷は、きわめて狭い隙間の間で加速される電子によって起こされる。

損傷が発生するおそれのある第二のケースは、コンタクトが最初から接触していてその間に電流が流れ、コンタクトの間の電圧がきわめて低くて互いに離れ始める場合である。コンタクトの分離が10あるいは20オングストロームに達すると、抵抗も高いレベルに達するようになり、またすべての回路で発生する自然のインダクタンスのために、コンタクトにかかる電圧が急速に上昇する。回路によっては、電圧が電源電圧のレベルより高いレベルに達することがある。上に述べた第一の場合と同様に、電圧が十分に高くなると、電界放出が発生し、コンタクトの間の電界が十分に高くまた十分に長くなると、正電極の溶解も発生する。

この問題を避けるために、第50(o)、51、52、および53図に示す本発明のスイッチ502は、その動作がきわめて高速に行なわれ、コンタクトが接触状態から1マイクロメータ離れるまでに要する時間は、きわめて短い。この時間が十分に短ければ、電子が放出され加速されて正のコンタクトを溶解するのに十分な時間は生じなくなる。これらのスイッチは、きわめて小さくまたきわめて軽量の材料から形成されるため、その動作はきわめて速い。最も小さいスイッチ構造では、共振周波数が10メガヘルツに達するものもあり、100ナノ秒以下の時間での切り替え動作が可能である。

コンタクトの損傷を最小限度に抑えるためには、また、スイッチができるだけ 迅速に1マイクロメータの隙間から隙間ゼロの状態まで、またその逆に移動する 必要がある。二つのスイッチを直列に接続して同時に作動させる場合、隙間の合 計は、一つのスイッチが1マイクロメータ移動するのと同じ時間内に2マイクロ メータからゼロまでまたその逆へと変化しなければならない。直列した二つのス イッチでは、隙間の変化は約2倍の速さで起こることになる。多くのスイッチが 直列に配列されるマルチセル装置では、コンタクトが開く速度はスイッチの数とともに増大する。高信頼性スイッチでは、100のスイッチ・コンタクトあるいは要素が直列に配列され、その各々が0.1マイクロ秒に1マイクロメータの速度で開くものがある。その場合、全体の開く速度は、1ナノ秒で1マイクロメータとなり、エネルギーの放散レベルがきわめて低く、損傷を起こすことはなくなる。本発明のスイッチ要素は、きわめて小さく、したがって、一つのウエハーの上に多数の要素をつくることができる。また、これら100の要素の直列のグループの多くは、電流容量を高めるために並列に連結することもできる。一つの要素が5×5マイクロメータの面積を占めるとすると、1ミリメートル平方のチップの上には10000個の要素の素子を配置することができる。このようなチップは、そのデザインおよび並列と直列の組合わせにもよるが、100ボルトで10mAまたは10ボルトで100mAの切替えを行なう容量をもつことになる。第54図は、スイッチ要素502の4つの並列ストリング410を有する4×4アレイ520を示す。

第50-53図は、スイッチの他の実施形態502のアレイ520の製造の詳細を示す図である。絶縁性基板10または絶縁層で覆われた導電性基板からスタートし、すでに述べた成膜法およびフォトリングラフィー技術を用いてアルミニウムなどの金属膜が形成されパターニングされて、ブルダウン電極12(a)および12(b)ならびに電流キャリヤ電極512[第50(a)および50(b)図]がともに形成される。すでに述べた成膜法とフォトリングラフィー技術を用いてコンタクト部分にはイリジウムなどのコンタクト金属504が形成される。第50(c)図に示すように、すでに述べた蒸着法を用いて、サンブルをシリコンなどの取りはずし層18で覆う。この取りはずし層をパターニングして、第50(d)図に示すように、スイッチ502の可動部材300のための取付け部を形成する。第50(e)図に示すように、酸化アルミニウムなどの絶縁層20のコーティングおよびパターニングを行なう。この層は、下部の絶縁層20のコーティングおよびパターニングを行なう。この層は、下部の絶縁層となるものである。また、インジウムでコーティングおよびパターニングして上部コンタクトを形成する[第50(f)図]。アルミニウムまたは他の金属の層22のパターニングおよびコーティングによって、可動部材の上に導電電極530および

ルダウン電極532を形成する [第50(g)、(h)、および(i)図]。第 50(1)図に示すように、最後の絶縁層24のコーティングを行なう。第50 (m) 図に示すように、可動部材をパターニングして可動部材の輪郭を画定する 。サンプルをフッ素ガスの中に入れてシリコンを除去し、可動部材を取りはずす [第50(n)図] 。第50(o)および51-53図の実施形態で示すように 、基板10上の二つのプルダウン電極12(a)、12(b)は、二つの電流キ ャリヤ電極530、512をまたいでいる(はさんでいる)。プルダウン電極5 32は、電流キャリヤ電極530上を架橋し (bridge) 、プルダウン電極12 (a)、T2(b)上に形成されている。電極532上の絶縁層536は、酸化ア ルミニウムでつくられる。電流キャリヤ電極は、アルミニウムでつくられ、コン タクト自身は、イリジウムでつくられる。このようなデザインによって、電流キ ャリヤ電極とブルダウン電極の間の容量が最小限度に抑えられ、また、電流コン タクトが開いたときのコンタクト自身の間の容量も最小限度に抑えられる。した がって、このスイッチ素子は、線LT-L2によってアドレスされるプルダウン 回路と電流キャリヤ回路線L3-L5の間の絶縁 (isolation) を良好に保つこ とができるが、これは、これらの線を直列で使用する場合に重要なことである。 マイクロ波スイッチ

すでに述べたマイクロシャッター電極は、わずかな変更を加えるだけで、マイクロ波または高周波スイッチをつくるために使用することができる。このスイッチは、容量が開と閉の間で約3桁の大きさで変化する可変コンデンサーを形成するものである。低容量では、電気的スイッチの高インピーダンスを生じ、高容量では、低インピーダンスを生じる。容量の大きさは、どれだけ多くの小さい卷込み式シャッターが並列に接続されるかによってきまる。10GHzでスイッチとして作動するためには、卷上げから引伸ばしまでの容量範囲が、公称設計値で0.02から20pfの範囲となる。周波数がこれより低いかあるいは高い場合には、有効に作動するスイッチとするために、容量もそれに比例して高くあるいは低くしなければならない。

第54図および第55図は、単一要素のスイッチの略図で、基板10上には固

定電極12が、また絶縁性基板上には可動電極30が配設され、開および閉位置にある状態を示す。高周波数での使用に好都合とするため、基板の背面側にも導体すなわち電極31が配設され、この電極は接地されている。したがって、最初の二つの電極30および12は、マイクロストリップ伝送線として用いることができる。スイッチを操作するために用いられる信号Vsは、切替え信号HFよりはるかに低い周波数すなわちDC電圧であり、したがって、操作信号Vsは、高周波数遮断フィルター(インダクタレ1)を介し、またコイル電極30および固定電極12を通って直接導入することができる。高周波(マイクロストリップ)線には、DC低周波数遮断フィルター・コンデンサーC1も配設され、このコンデンサーC1は、第55図に示すようにVsが0ポルトから+20ポルトに上昇して電極力引き伸ばされたときに、低周波切替え信号Vsがマイクロストリップ伝送線を下方に電送されるのを阻止する。したがって、スイッチを操作するために用いられる信号Vsは、すでに述べた実施形態でマイクロシャッターを操作するために用いられる信号Vsは、すでに述べた実施形態でマイクロシャッターを操作するために用いられる信号Vsは、すでに述べた実施形態でマイクロシャッターを操作するために用いられる信号ときわめてよく似ている。

第56-59図は、1.0GHzで作動するようにデザインされたマルチエレメントスイッチSmを示す。容量は、0.03から300pfまで変化し、インピーダンスは、0.5から500オームまで変化する。側部からくる切替え信号は、小さい線L1内へ送られる。遮断用インダクタとコンデンサーから伸びるこの小さい線L1は、図の外部にあって図示されない。可動電極30は、スイッチが閉じられたとき[第56および57図]マイクロストリップの形状の変化量が最小となるように特別に設計され、信号の反射が最小限度に抑えられる。このスイッチが開くと[第58および59図]、線を下方に移動する信号に対し、隙間Gが大きなインピーダンスを示し、したがって信号を反射するようになる。

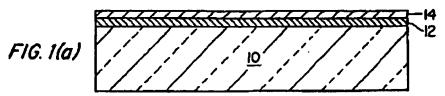
等価物

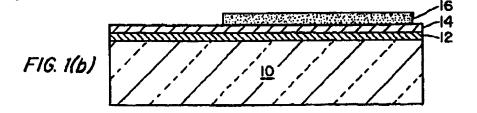
当業者は、本明細書に記載した本発明の具体的な実施形態に対する多くの等価 物を同様に実施できることを認識するであろうし、また、通常の実験を行なえば そのことを確認できるであろう。この種の等価物も、当然、以下の請求の範囲に 含まれるものである。

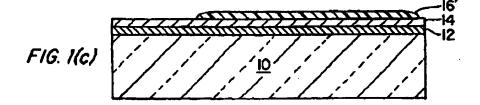
その低応力性のために、アルミニウムが可動電極として使用するのに好ましい 材料であることを示してきた。十分な低応力で形成するならば、他の多くの材料 をこれに代えて使用することができる。重要なことは、形成時に応力を組み込ん だ形で可動電極を形成することである。応力は、電極を付勢して適切な方向へ回 転させる。うねりは、与えられた方向に硬さをあたえ、可動電極が巻き上がると きによれたりねじれたりするのを防ぐ。うねりの代わりに、電極膜内に異方性応 力をあたえたり、あるいは第20-23図または第37図に示すように応力スト リップを使用したりすることもできる。

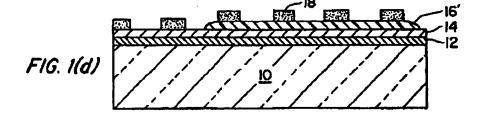
好ましい実施形態にあっては、可動電極は、三層構造とし、応力が、上部の酸化アルミニウム層での引張り応力から、中間アルミニウム層でのほぼゼロ応力へ、さらに下部酸化アルミニウム層での圧縮応力へと変化する構成とされる。これらの応力は、すべて、層の成膜時に組み込まれる。平均の応力は、かなり低いレベルである。

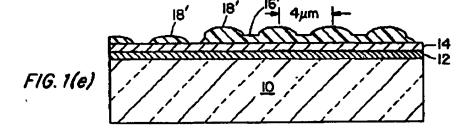




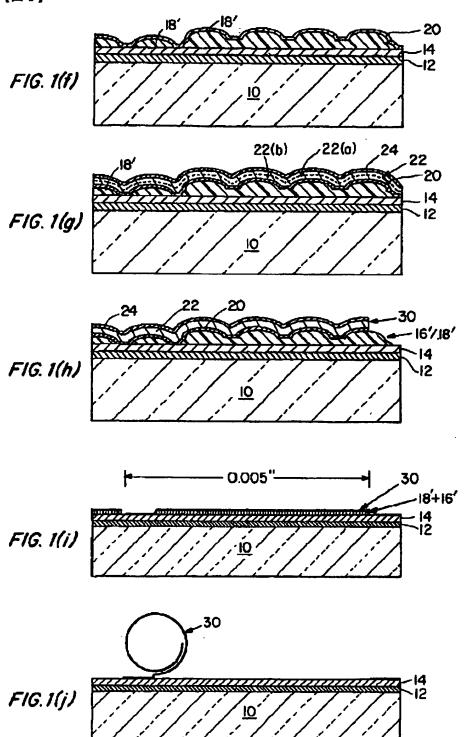




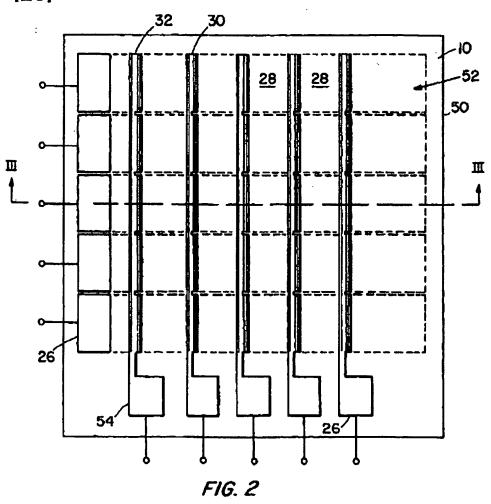




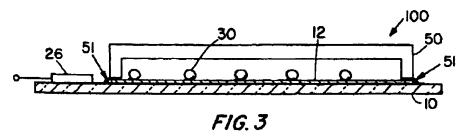
【図1】



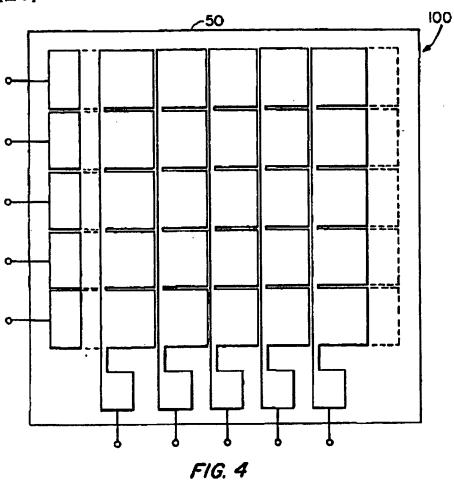
[図2]



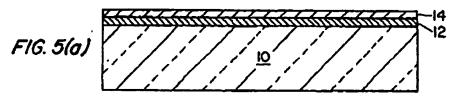
【図3】

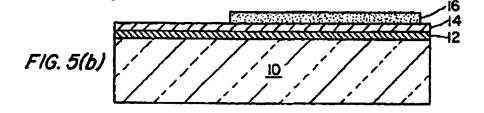


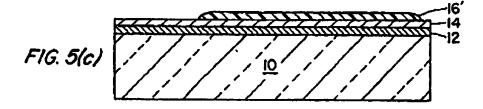
【図4】

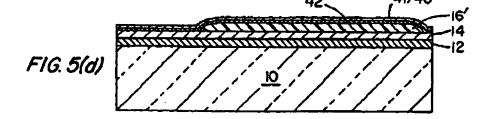


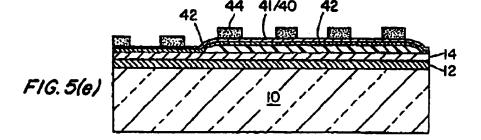




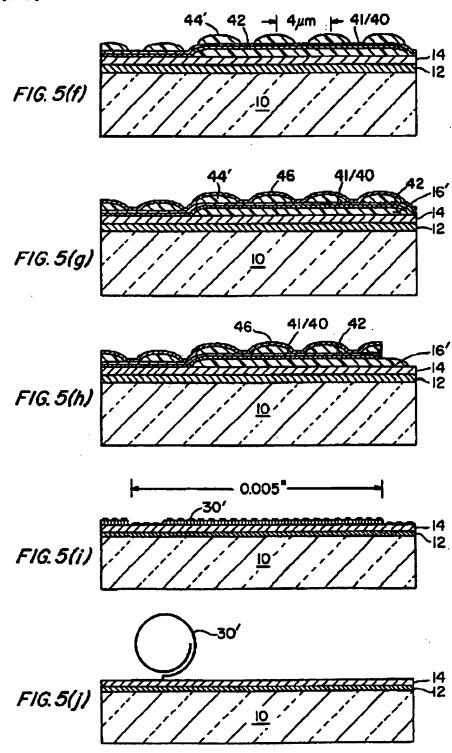




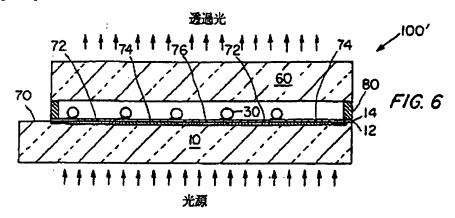




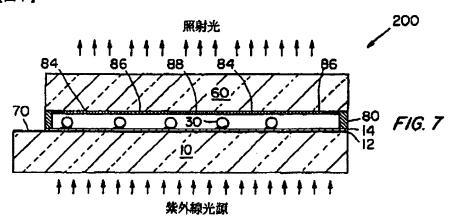
【図5】



【図6】



【図7】



[図8]

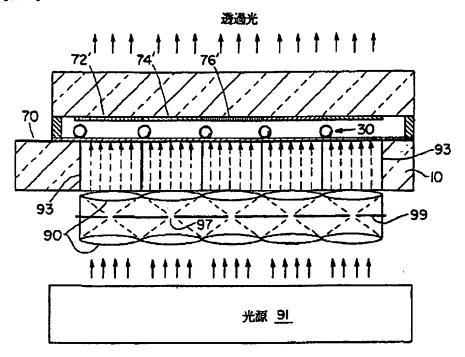
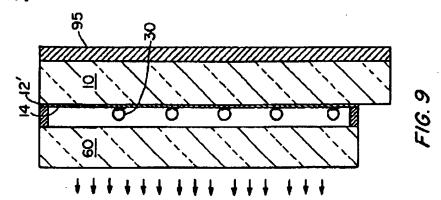
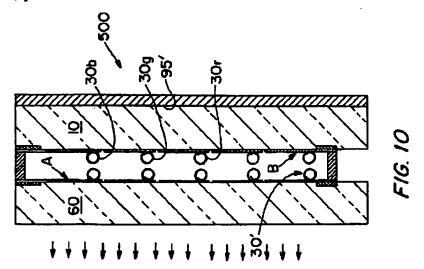


FIG. 8

[図9]



【図10】





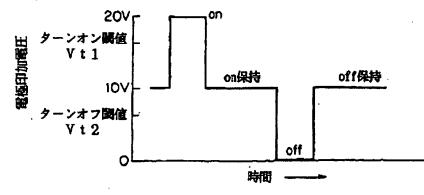


FIG. 11

【図12】

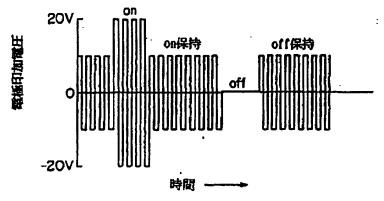
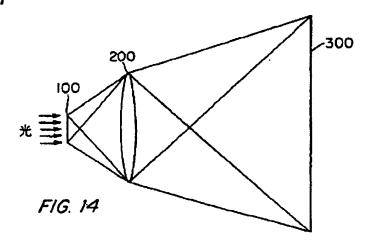
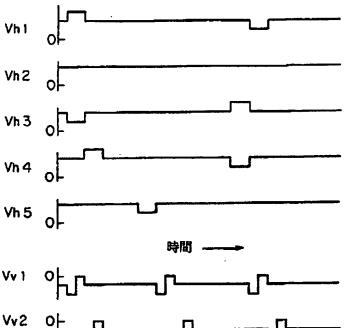


FIG. 12

【図14】









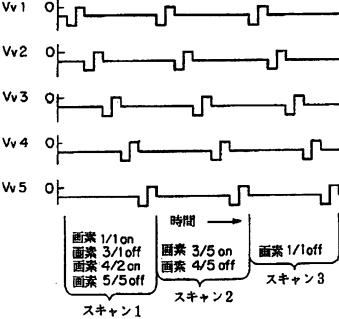


FIG. 13

[図15]

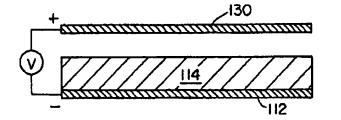


FIG. 15(a)

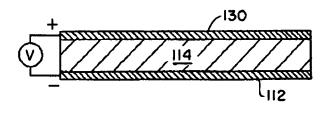


FIG. 15(b)

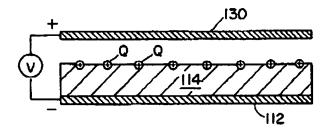


FIG. 15(c)

[図16]

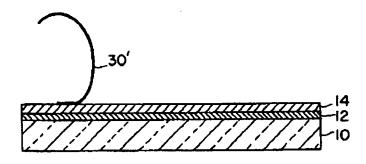


FIG. 16

【図17】

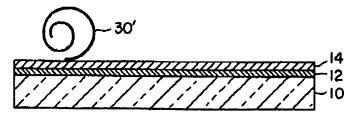


FIG. 17

【図18】

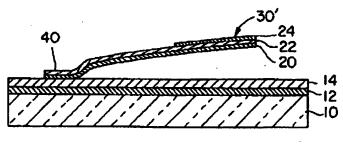
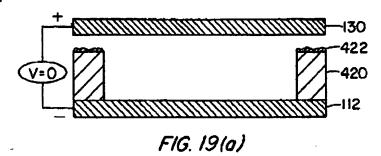
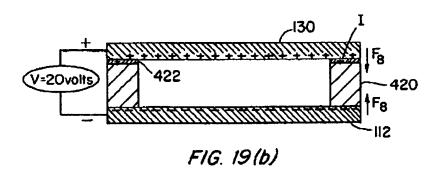


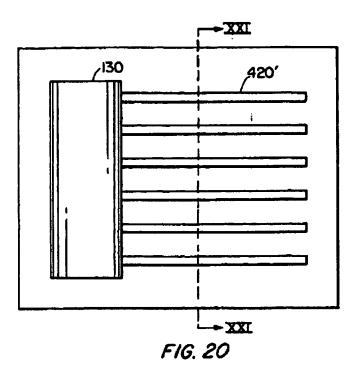
FIG. 18

[図19]





【図20】



(75)

【図21】

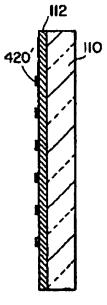
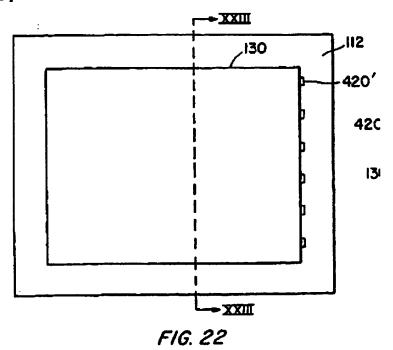
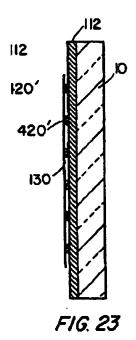


FIG. 21

【図22]



[図23]



【図24】

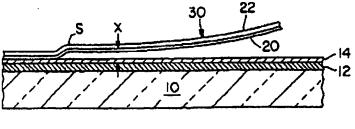


FIG. 24

【図25】

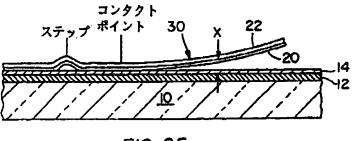
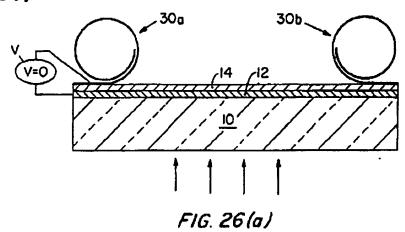


FIG. 25

[図26]



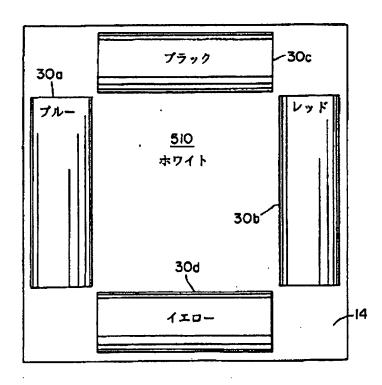


FIG. 26(b)



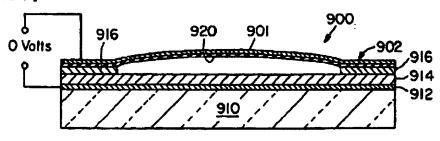
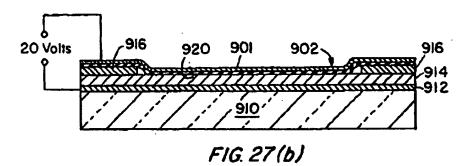


FIG. 27 (a)



【図28】

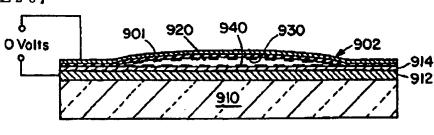
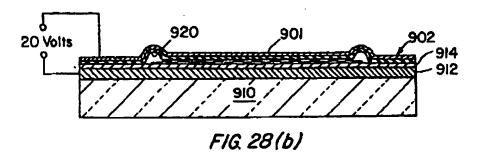
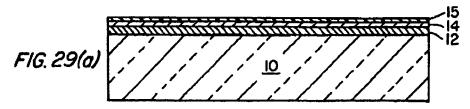
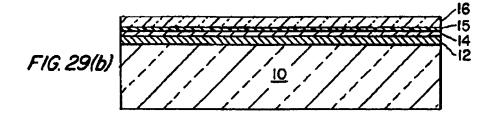


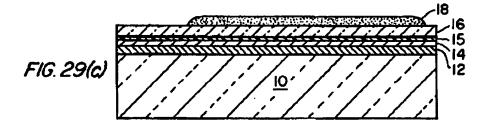
FIG. 28(a)

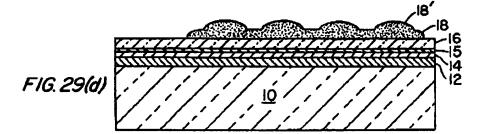


【図29】

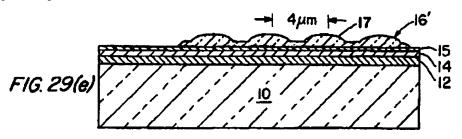


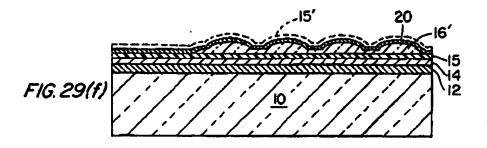


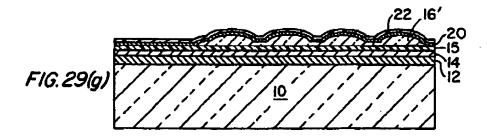


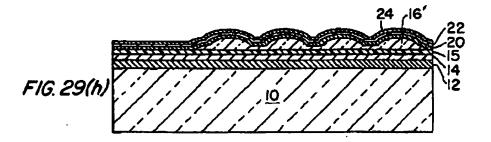


【図29】

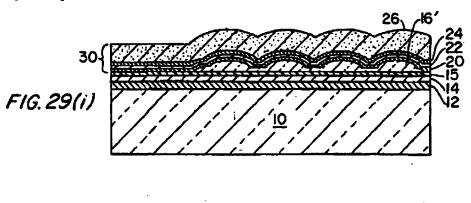


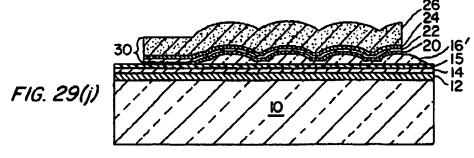


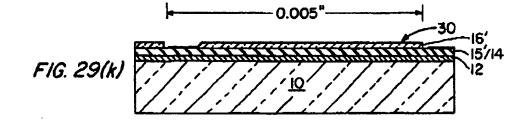


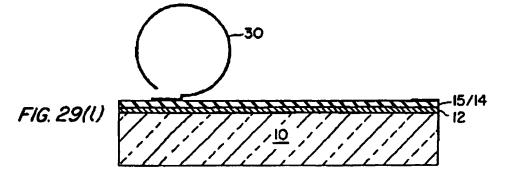


【図29】

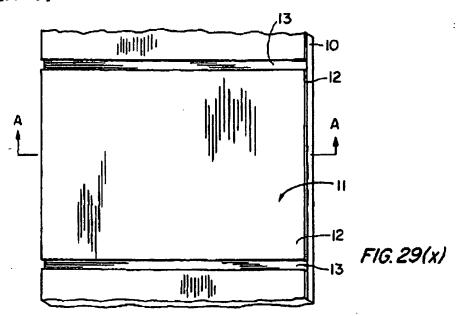


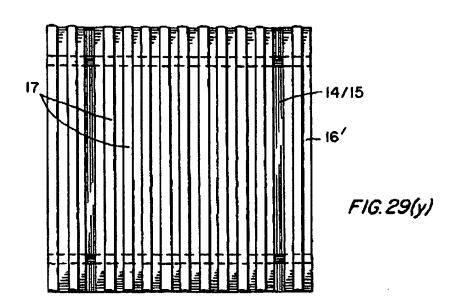




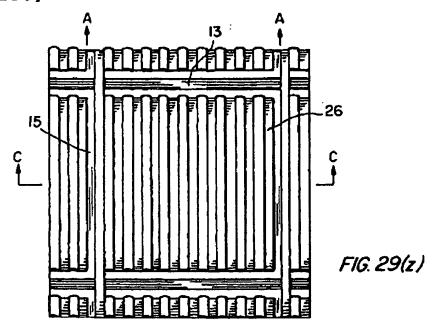


【図29】





【図29】



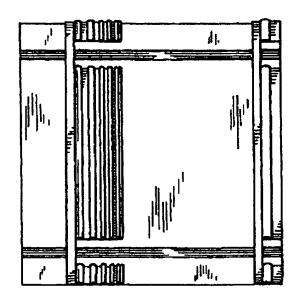
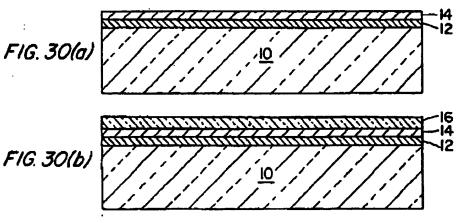
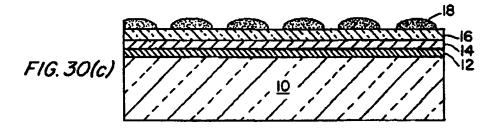
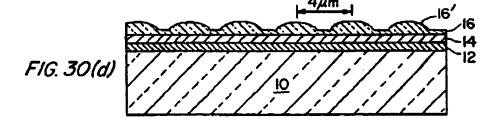


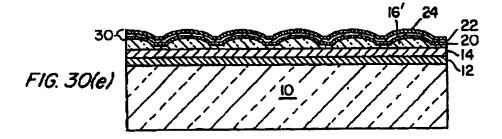
FIG. 29(z')



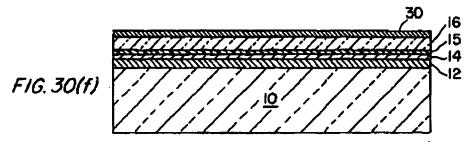


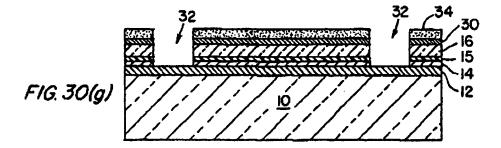


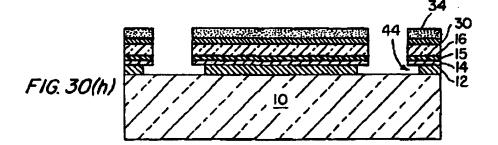


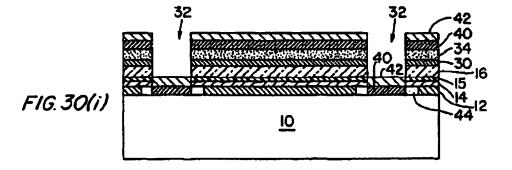


[図30]

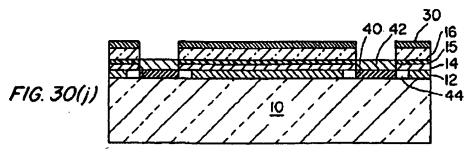


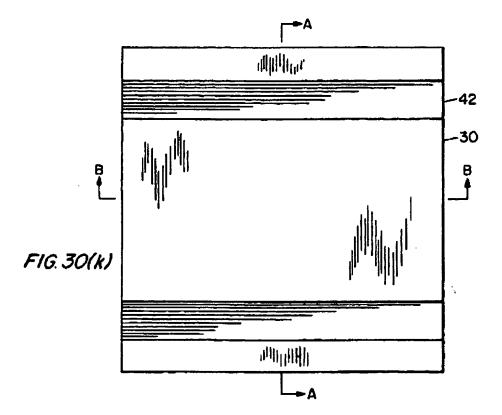


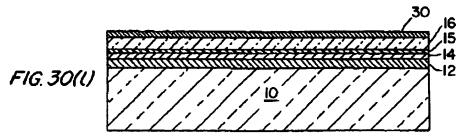




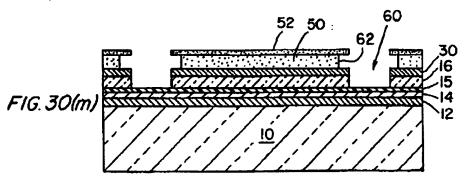
【図30】

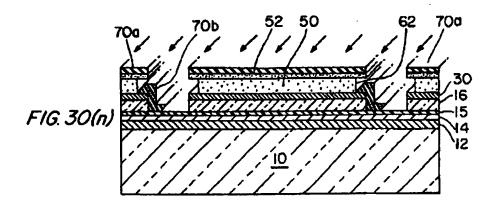


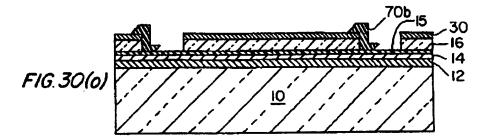




【図30】







【図30】

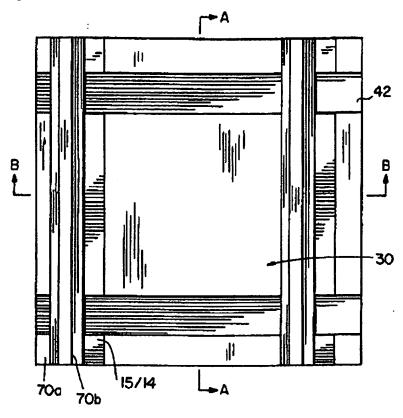
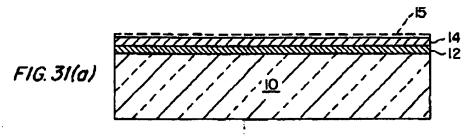
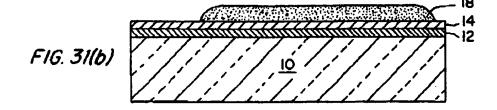


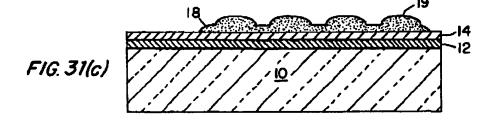
FIG. 30(p)

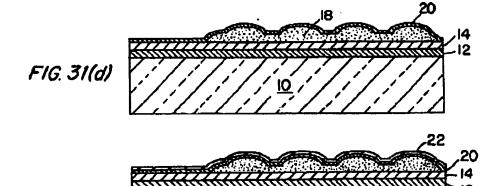
【図31】

FIG. 31(e)

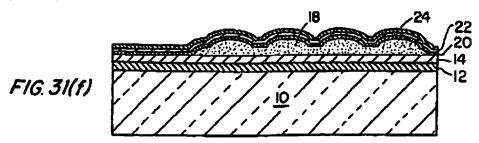


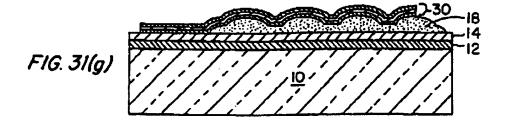


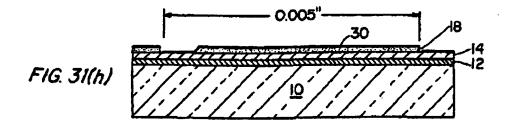


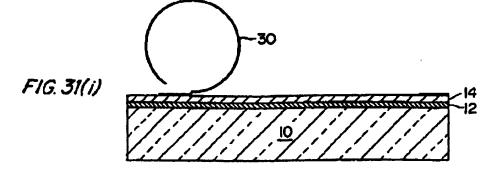


[図31]

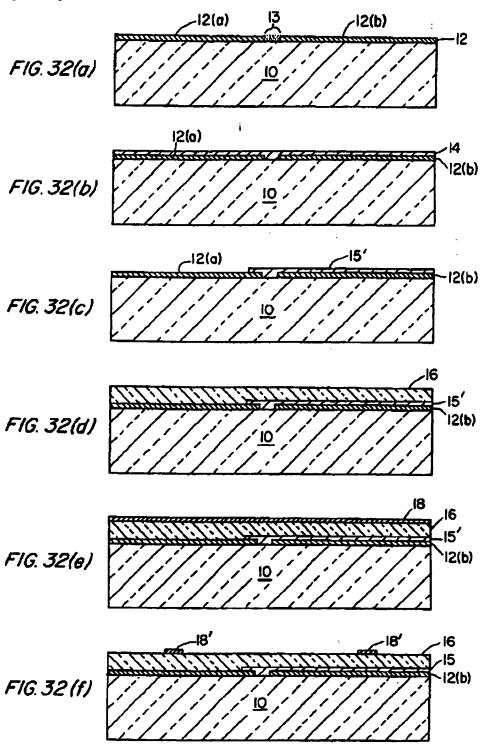




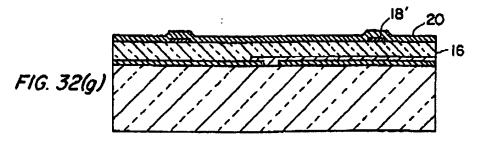


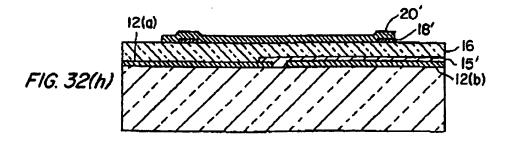


【図32】

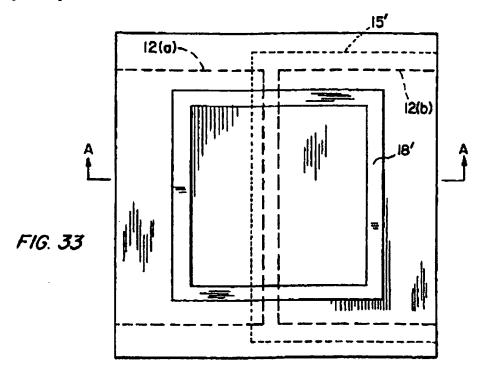


[図32]

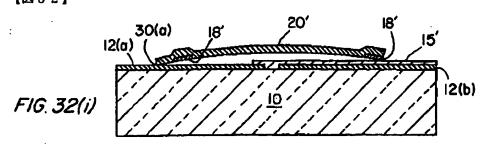




【図33】



[図32]



【図34】

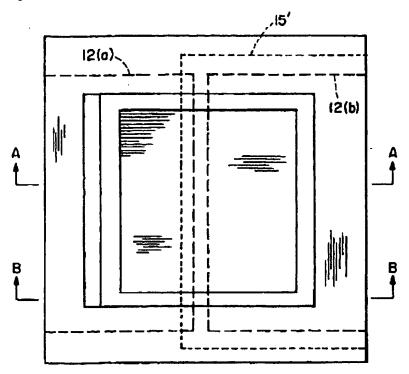
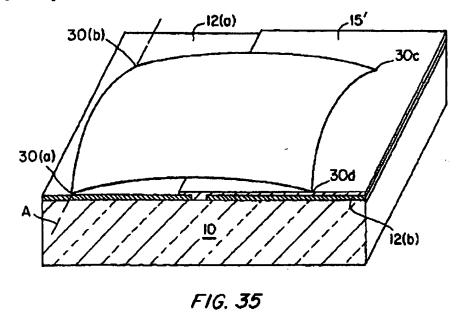


FIG. 34

【図35】



【図36】

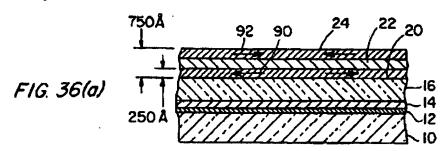


FIG. 36(b) 14



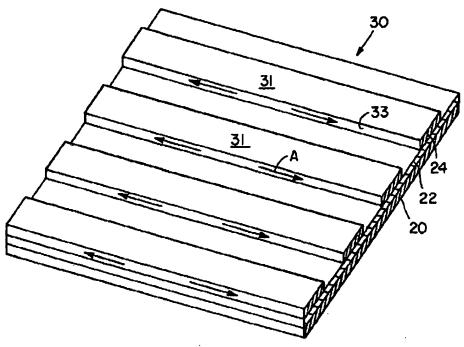


FIG. 37

【図38】

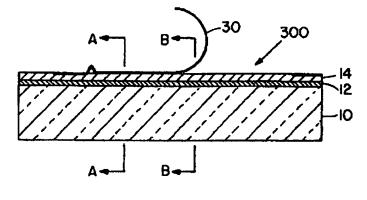


FIG. 38



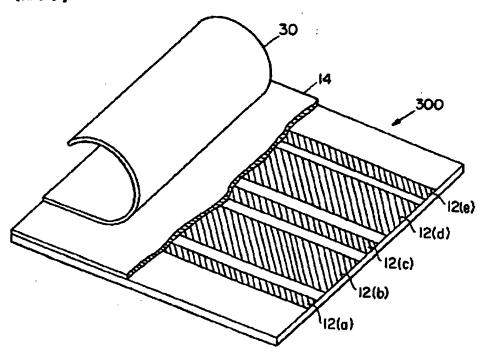
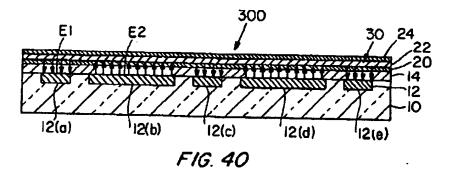
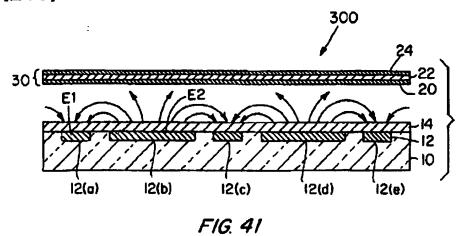


FIG. 39

【図40】



[図41]



[図42]

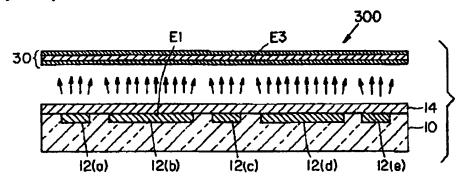
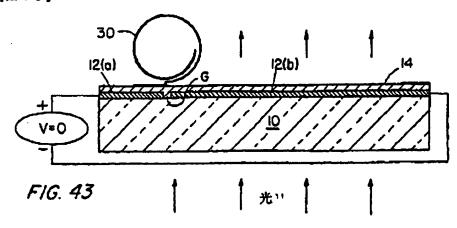
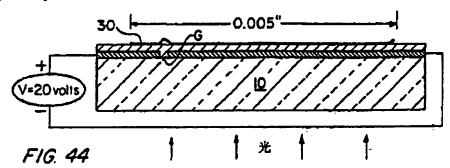


FIG. 42

【図43】



[図44]



[図46]

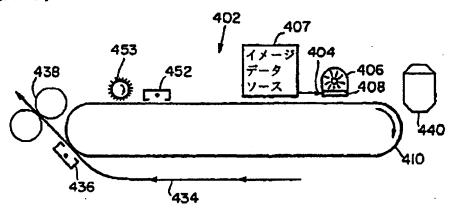


FIG. 46



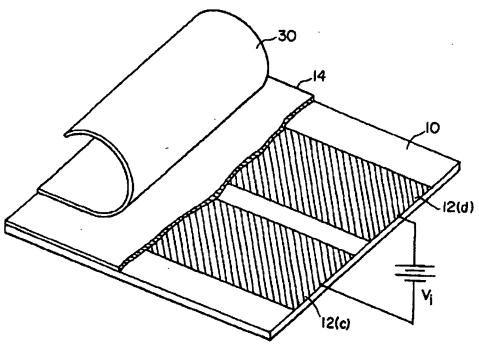


FIG. 45

【図47】

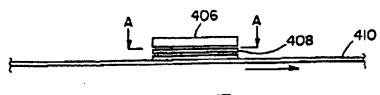
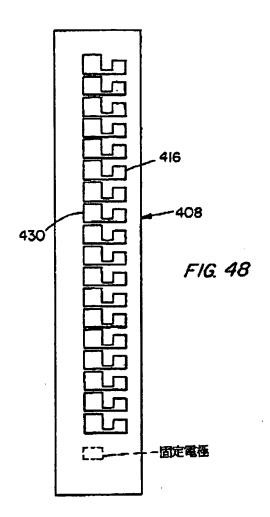


FIG. 47

【図48】



[図49]

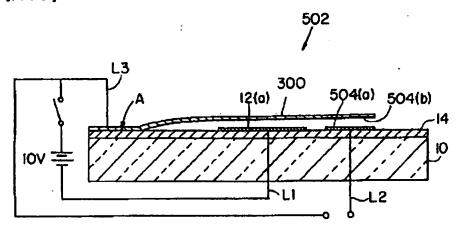


FIG. 49(a)

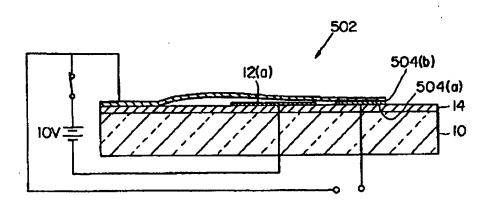
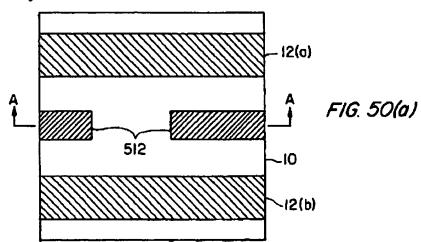
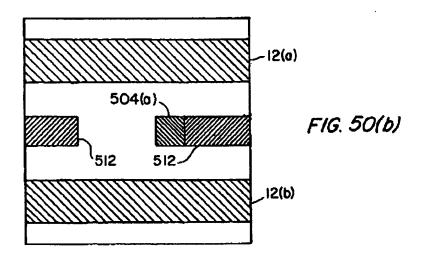


FIG. 49(b)







[図50]

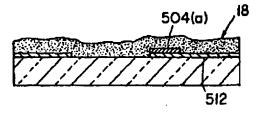


FIG. 50(c)

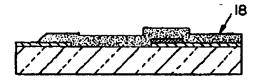


FIG. 50(d)

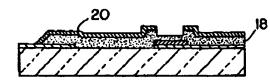


FIG. 50(e)

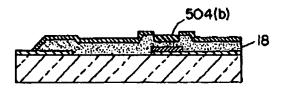


FIG. 50(f)

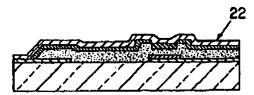
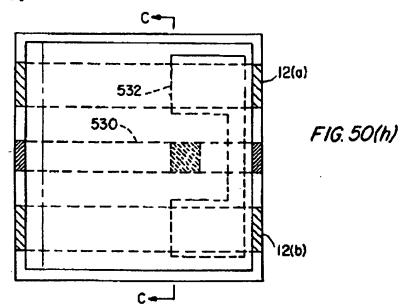


FIG. 50(g)

【図50】



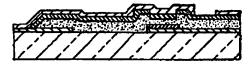


FIG. 50(i)

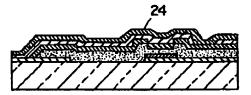
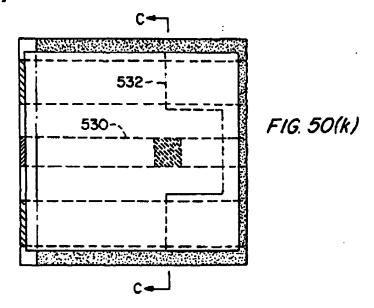
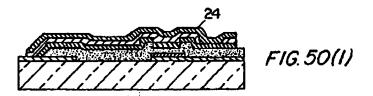


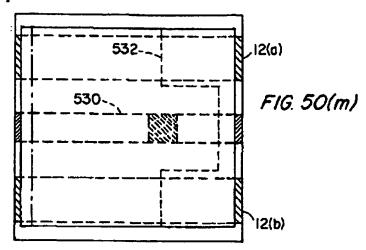
FIG. 50(j)

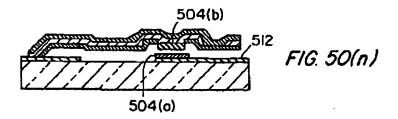
【図50】



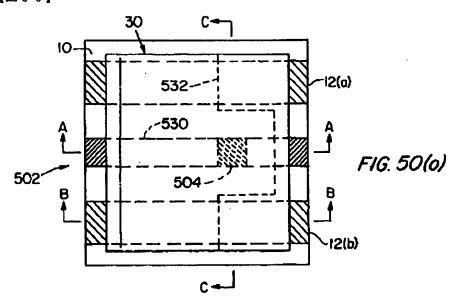


[図50]

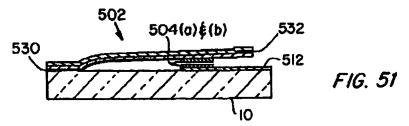




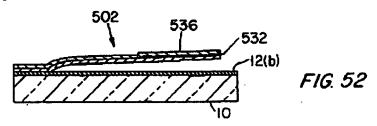
【図50】



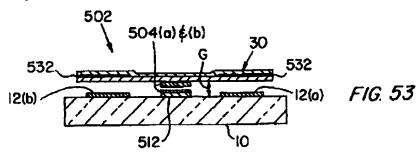
【図51】



[図52]

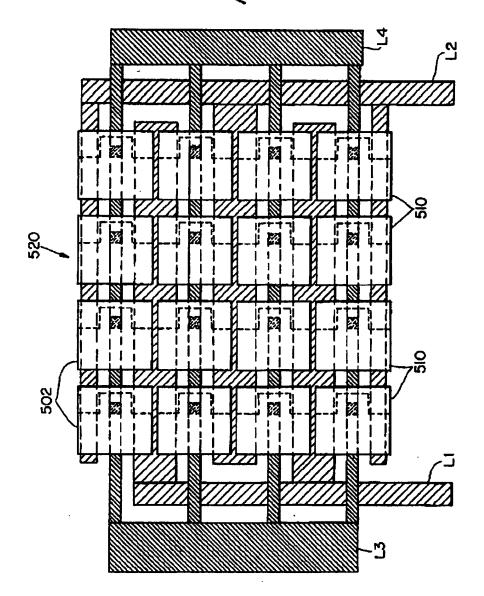


【図53】

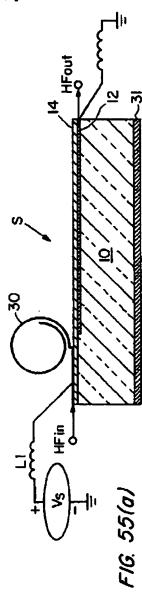


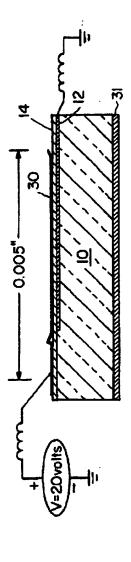
【図54】

F16.54



【図55】





76. 5516.

【図56】

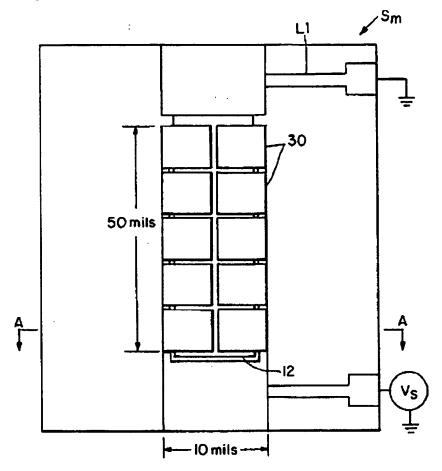


FIG. 56

【図57】

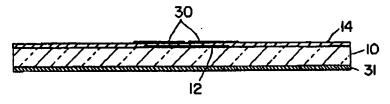


FIG. 57

[図58]

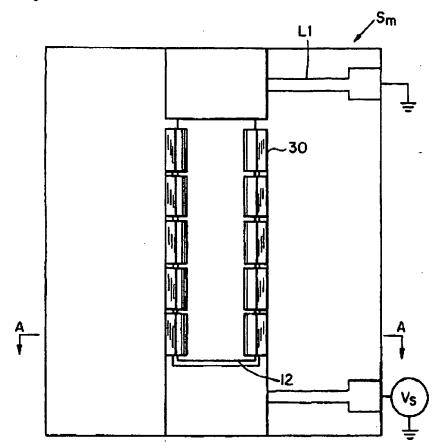


FIG. 58

【図59】

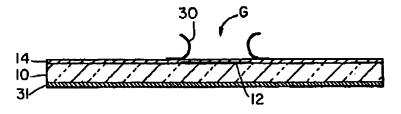


FIG. 59

【国際調査報告】

| | INTERNATIONAL SEARC | H REPORT | Internetional application No. |
|--------------------------|--|--|--|
| | | | PCT/US 93/06342 |
| IPC 6 | SPECATION OF SUBJECT MATTER G09F9/37 G02B26/08 | | |
| | to leteratural Pairet Classification (IPC) or to both resional class \$ SEARCHED | ifferion and IPC | |
| | betweenthen searches (classification system followed by classification sys | sion symbols) | · |
| Роскически | oon searchad other than minimum documentation to the count that | such documents are d | ecladed in the fields occurried |
| Electronys (| data desse consisted chiring the intermitarial acards (names of data ba | nc and, where practice | A scarch turns woul} |
| C. DOCUN | PATS CONSIDERED TO BE RELEVANT | | |
| Сапевску , | Citation of document, with indication, where appropriate, of the r | ed avent passager | Relevant to claim No. |
| Х | US.A.3 989 357 (C.G.KALT) 2 Nover cited in the application | mber 1976 | 1,3,11, 42,48, 50,56 |
| A | see abstract; claims 1-4,30,31; 1 1,2,9 | figures | 57 |
| x | WD,A,86 01627 (G.R.SIMPSON, H.W.: 13 March 1986 | SULLIVAN) | 1,3,8, 10,11, 14,42,48 |
| A | see abstract; claim 1; figures 1: see page 5, line 16 - page 6, li | -5 ne 3 | 5,16,19, 24 |
| | | -/ | |
| | | | |
| | her documents are finted to the continuation of too C. | Y Patent Samily | y members are listed in annex. |
| 'A' docum | algones of olded donuments: | "I" Later document p or generally date of cited to wedersta | urinoed after the international filing dige and not to conflict with the application but not the principle or theory Underlying that |
| filing o "L" descripe | document but published on or after the international distinction of the control o | cannot be codes: upotre an terro | ticular relevances the classical arvention pared arved or cassock to complete of to neve step when the document as thin alcose positor relevances, the channel invention |
| O' docum other i | ent referring to an oral disclosion, use, exhibition or means ent published order to the international filling data but | compt be circle; document is con mark, math con in the set. | posite relevance; the charited investion herd to merite an investion time which the should with once or more other such there- innation being observe to a purpose striked or of the state patent family |
| Dase of the | non the paranty date channel search search and a search se | Date of mailing | of the mannetingual reserve seport |
| | 1 Narch 1994 | Authorase office | |
| क्स्प्र सहि | PROPERTY OF THE CAN PARTY OF THE CAN PAR | | remalen, J |
| | 700 course most / him 1970 | | |

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
International application No.
PCT/US 93/06342

| - M | | PCT/US 93/06342 |
|-----|---|----------------------------------|
| | Arcel DOCUMENTS CONSIDERED TO BE BELEVANT Citation of decisions, with industries, where sysreposits, of the relevant passages | Relevent to elasts No. |
| (| US,A,4 710 732 (L.J.HORNBECK) 1 December 1987 sem abstract; claims 1,4,5; figures 6,10 | 1 |
| | see column 8, line 11 - line 25 see column 8, line 30 - line 46 see column 11, line 26 - line 50 | |
| 4 | | 21,30, 31,41, 57,58 |
| ١ | US,A,5 018 256 (L.J.HORNBECK) 28 May 1991 | 1,2,4,5, 8,21,31, 41,56,57 |
| | see abstract; claims 1-4; figures 1-3 see culum 4, line 37 - line 48 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| - { | | |

information on patient family manufacts

INTERNATIONAL SEARCH REPORT International application No. PCT/US 93/06342

| OE-A,B 262357 JP-C- 107570 JP-A- 5114529 | |
|--|--|
| JP-A- 5114529 | 0 25-12-81 |
| | |
| | 7 77 .1 |
| JP -8 - 5601195 | • •• •• |
| JP-C- 106439 | |
| JP-A- 5200247 | |
| JP-8- 5600534 | 6 04- 02-81 |
| US-A- 389799 | 7 05-08-75 |
| EP-A- 019033 | 1 13-08-86 |
| JP-T- 6150305 | 7 25-12-86 |
| - | |
| 33 31 | T: TT TE |
| .ip_4_ 518830 | 8 30 - 07 - 93 |
| | |
| FP-A- 046337 | 2 02-01-92 |
| | • |
| • | , |
| ****** | • |
| | JP-B- 5600534 US-A- 389799 EP-A- 019033 JP-T- 6150305 US-A- 479437 US-A- 470470 JP-A- 518830 |

Pure PCT/SA/SB justest family seems (fully 1993)

【公報種別】特許法第17条第1項及び特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成12年5月9日(2000.5.9)

【公表番号】特表平8-512141

【公表日】平成8年12月17日(1996.12.17)

【年通号数】

【出願番号】特願平7-503446

【国際特許分類第7版】

G028 26/08

G09F 9/37

[FI]

G02B 26/08

C09F 9/37

子 総 楠 恵 春伯動

.....

##11412421B

节线7年時前数第503446号 1. 多件の表示

2. 雑臣をする事

û ¶ アメリカら東西 マサチューセッツ州 ケンブリッジ マサチューセック アベニュー フア

8 8 マザチューセック インスティチュート オブ テクノロジー

人の方式

保層 电声数式显距中线持令本数1/034億125

TE 0422-21-2340 (7525) ABL E B B = 1005

4、明正对象表面名 和命者

5. 祖正光像师旨名 - 相似的是这就来的我用



6. MEORS

- (1) 可限力の終史の発音を影響のとおり雑形する。
- (2)可服務や、第1回第16行塔に記載の「食じりポール治療物理」を『密数ポール BREEL CHETS.
- (3) 明確中、戦争開発24行者に記憶の「数59間のA-A房」を「数56間のA - A Ma CMET &.
- (4) 別職選中、第10点第16行日から第17行目に記載の「震」をの事がは、。 巻 「黒し4のなさは、」に被正する。
- (3) 場場首中、日17日第1日1/日に記録の「カテー党を体(phodur)」を『カラー党 化体(ploder: キスファ)』 に被正する。
- (4)切場中、乗40貨幣13斤円から約13斤円に記載の「鉄塔マイテロシャック ~配列4 08」を「製菓マイクコシャッターアレイも08」に接近する。

御堂の衛星

- 1.食子において、
- a) MIXEN.
- b) 新記憶度電影上の数 の高型状態、
- c) 多少をともなって丹成され、一根でありがかられ、前部点下に原因の復任 を加えることによって早・の時の戻りを前記庁が増忙に対かって回転参加を数す わり、前記程庁の形式によって反対方角に当覧可能な可能を振っを有し 前記らかが成乱が向後報を付張して頂出反対方角へ進むすことを特徴とする点
- 8. 対求のも思想) 点に記憶の点子とおいて、 例之可能感性は、その出版力向に対して表が内によれることを続けるえのに対 なっれていることを検索とする表で。
- 5. 其余の報酬割1項に記載の余子とおいて、 商配可能試解は、加払してロールとなり、毎日色みか内に対方性応力が与えられていることを発性とする会子。
- 、4、悲欢の範囲を「痛に心臓の電子において、 別記と電電視び、回転方向に対して極力向に異方性を介まれていることを特象 とする表す。
- 5. 資水の塩でき」者に配金の水子において、 海にて助せ等は、前記では海域に対向する間で圧破応力を考し、背記対対側の 反列間ではび至り添力を有する間であまされ、 物配で最後期の実効の力は収いことを与をとする量子。
- 6. ヂボの毎回売る単に記憶の由于において、

近記可能偏振の上に本語明見が多点され、最初可能性の発記型定規能に登録 1 も時間に第二の高級抗体が形成されていることを特徴とする基子。

- 13. 希望の亀河外12位に配配の基子において、 - 奇式第一名よび第二の音法技体は、他にアルミニウム、二番化ケイ県、または 単七ケイ県のちなるグループから遊ばれる材料で電域されていることを登録とす もま子。
- 14. 研究の略以第11別に配慮の及子において、 関応り無電報は、着き込みが向に対する物が向に低化され、 が応引動性所は消費の参考込みが向に扱ってずき声似されることを特殊とする まえ。
- 15. 環境の協可知 14周に記載の様子において、 前記様もは、得ち込み力格に対する機力側に体があうわりを形成することによって等もれることを検索とする余丁。
- 16、日本の年度第11日に記憶のますにおいて、 前記可称者報け、<u>少なくとも一部の段級用と、全理機と</u>で保護がれる第下。
- 17. 対水の発射第1を排に記載の減ずにおいて、 <u>心記引量機能を発展する時</u>の実際部分と思いことを特殊とするが下。
- (4) 初水の発力が!1円に記品の系子において、 収配点性は、電気を切り替えることを呼吸とする条子。
- 14. 資本の職員第16項に配属の資子に思いて、 改成直益度は、報なアルミニウムで是成され、 の配の提問は、アルミニウムでも成まれていることも特徴とする来子。

- 空筋が発性は、機能対象からなる<u>少なくとも一層と</u>等性調とで形成すれていることを特徴とするボデ。
- 7、悪泉の地環第5日に記憶の点子において、 が取り掛地板は、約3000オンダストローム点環の声が変わすることを構築 とする点子。
- 8、油点の塩用炉1次に贮根の糸子において、 作出可助収据は、力を収集することを特徴とする由子。
- 9。 編まの範囲第1項に必集の集ぎにおいて、 通知で無理価は、理算を切り与えることを行機とする案が。
- 10、基本の電路券!根に配品のボアにおいて、 機反対的機智は、カシャッテーを的はすることを特殊とする本子。
- 11. 歩子において、
- 4) 54.
- り) 前足基を上の数定電板、
- c)許認為被への均衡化の固定場響表面を導う第一の再抵抗体、
- d) 一項で扱うだけられ、ちま上がってコイかとなるように搭送時に方力がや たまられる可能可能と、を写し
- 指記念子に電力を加えると、前記可容の経せ、再年の過ぎ込み方向に知っては を伸ばされて何史地社をはばせうことを特徴とする点子。
- 12. 過去の他回訳 11 机に出電の点子において、 前記回宮電転は、最化インジウム・スズ、9。 即、 部、日会、足をはタンダス テンからなるグループから延ばれる対話の違い透明度からなり、 忘記で設電板、前記汽板、およで成配高低式体は、通貨であり、

- 20. 原文の販売第31項に記念の基子において、 仮記で数写句に、元を実施することを特定とするま子。
- 2]、一口上の元史訓練を形成する方法において、
 - A) 基款 FC用定型面包形成十名工程。
- b) 耐泉居定電磁の上に独身体器を破成する下程、
- c)的記憶をは述の「部分の上に取扱し具存用を発成する二件、
- d) 的拡張外に自定額と概念した単級条領域の上に、高成時に応り合めたよで 規を形成することによって有能を組を否定し、協定反右が、親反方向に、変和取 外し余定額との反對刑領における圧電が力から引降りが力へと変化するように移 他する工具、および、
- a) 前よ可参電電がその・場で触り付いているように近初取外し自然層を除去し、以初づ無電板の関内に与えられるボカによってお到可断機能が到限定電腦から維持る方向に参き込ませる工管。
- を与することを特徴とする光収累温の形成方法。
- 12. 企業の準備を31まに応募の方案において、 応配可能が結び、<u>少なくとも一見の施施用と、単葉可用と</u>で形成されることを 特別とする免責用**の**の名式がは、
- 23. 別求の概要第23章に記載の方法において、 形式的に登代可多程城内に登む点が系成されることを等値とする先星器系の悪 成方法。
- 2 1、皆求の名字が22 単に収扱の方板において、 内には近ば、湿度では杯で表成され、 紙が乗りし自方限は、フォトレジストで形成され、 高出地部係銀は、配化アルモニウムで形成され、

は記号写代単は、アルミニウムで単位されることを特徴とする先女問書の形成 力法。

25. 禁水の吸回等11者に記量の方法において、

ご記念外し製金物は、ハロゲン化物を含むガス、またセプラズマによって除去 かれることを吹磨とする土金油線の系成方法。

2 6、神泉の疾制語 2 4 単に記載の方法において、

食品可参考師の上に見る取得がおは立れることを特徴とする方を考慮の形成方 法。

37、数学の範囲第21点に記憶の方法とおいて、

まらに、皮軽導き内容にガスが入った辺気除途パッケージ内に対入する工器を 含むことを特殊とする元素裏部の原立方法。

まる。新水の福用節まる収に出着の方性において、

すらに、電点収を緊密があるれた同立パッケーソ内に耐入する上包を含むこと を発信とする危を消息の点点方法。

29. 資本の発展第27単に記載の方式において、

当もガスは、ヘリウム、アルゴン、キセノン、または塩水からなるデループから選ばれることを特殊とする光度終数の形成方法。

30. 以上の光を高器を記述する方はにおいて、

- a) 英型上に限定性値を記述(点工物、
- b) 南四田老電師 LC管理保管者の成する工程。
- c)質が運動体験 I.Q~体に質~の発布し身を開き形式する1.名。
- 4)うなりを持たせてパターニングした参出部への取外し立方が上に、第二の地外し対な思わ成し、その一本に基本した第一の理論体系の一部分を取す工作。

) パナーニングした普及地工の取外し自在員方とが高記録の取扱し自在 域の点定治分を除去し、うなりを高位第一の収券し自在書名に発すし、その一様 に存在を解析が参加した基項を配置する工程。

1)うねりを発足せた前記部一の取外し貸在限と、終心した常配給修作用上

に、うねりを存する電管を手度する工器、および、

g) 売された前記第一の政外し会元間をあまし、一等が低級状態分に知り付 ひられたうわりを引する電話を向し、前記うねりを与する電話を簡潔以及電道か う能れる人向に包含込ませる工器。

を有する丸を製造の形成力性。

- 31. 一は "の光京都器を急遽する方法において、
- a) ふ仮三に自定電視を示式する下昇。
- b) 前記日空電場上に第一の総辞事務を示成する下層。
- c) 前記男一の拍響体制上に乗りせずし思る形成するエピ、

d) 前記取りはずし割上に可断収率を思えずるよれであって、新記可能を構た はその形成的にあわかあたようれ、前記的力が圧縮的力から引張りへと変化する ように円成ずら工程、および、

6) 首記なりはずし悪を終去して、羽記可能を飲む応力のとのに前記節定電線 から能れるように乗り込ませる工作。

を有することを参加とする定点経路のお成力法。

32、 数本のお田内31項に記載の方法において、

対記申りはずし訳は、フォトンジストによって形成されることを特徴とする先 変滅匹の記成が後。

33、諸卓の崔河第32頃に必慮の方法において、

が記可能な似は、うねりを付けて必成され、

前型フォトレジスト製は二甲基光プロセスによって形成され、 何が二甲基光プロセスでは、

単配フォトレジスト製の両しの単みが、元星物等が出来される部分に照解される第一の文の本によって書えまれて影成られ、

端記句・の見み上の第二のグルが、前記句・の元より敬意の弦い第二の元であって、前記うわりの頃の特別を書字する端子を通って肥材まれる第二の元によって重えまれて形式され、

革配摘「の悪によって国光された部分でおいて、取フォトンジスト層の地会は、 品温度 の事みのレベルまでだけ行なわれることを得数とする光質質器の系成方 油。

94. 基本の感動節<u>さし</u>際に記載の方式において、

が記て数型率は、<u>気を対と</u>、中なく<u>とも一層の野量層とで推成される</u>ことを特徴とする必要得待の形成力法。

3 6、抽収の毎時節3 4項に記載の力強において、

分配項力を駆け、潜化インジウム・スズで承載され、

造配施一の無限学業及で成款可勢発延の気管がなくとも一貫の無路長度、静化 アルミニウムで利威され、

・ 専用権権制は、アルミニシムでお述されることを特徴とする会を無限の搭成方 は。

3 6。 農場の福祉策3 4 ねた記載の方法において、

常常可能が確心的<u>からなくとも一瞬の神趣所</u>は正報赤力<u>家具で利果り応力量と</u> たち。

ます。除水の塩間張り(反とご葉の力性に出いて、

商記載り以ずし思い信仰ので参照され、側指学を水でリンスして高記海和を除 止し、前記水を成譲させ、他の声吹した点を治セチャンパー内であらませ、新記 関記体を兵後な状態でを出ませて前記取り以ずし明を除去することを特殊とする 北京諸岳の形成方法。

36、点点の影響を31項に記載の方法において、

の記載を対よび前記回度電磁は、原定被量<u>製造</u>の光に対して認知であり、更起 可能電磁は、その丸に対して急速明であることを中枢とする光度原型の形成方法。

39、前乗の短期第31項に記載の方法において、

記載書名を記述、所文領兵<u>集団</u>の先を反撃し、協設司管電路は、その先に対して活動であることを特徴とする先至展費の集成方等。

40、成束の影響第31項に管硬の対策において、

まらに、初記を製理に関係るもの発光線子を提成するに複を含むことを特殊と · する元を製料の形成が強。

- 41、一以上の全世族治を丹城する方法において、
- a) 基础上に言定理制を元成する工程。
- b) 省行的支配製の hに低一の地路は最を基成する二円、
- c)京記的な出たこうわりを言する成とはずし居を形成する下昇。
- d) うちらそで現化させた前記取りはずし層上にうねりによってプレストレス を助した素質を形成する「単、および、

a) 背記取り立ずし無者無力して、即応うねりを有する機械を追記プレストレ

スにより使用可能が分割的できませます。

を有することを特徴とする光度測率の形成が注。

- 12、先生異数において、
- n) 崔龙苇旗、
- b) 前辺河交電域をの開始体、初よび。

c) 質忍 4空包集に乗続発撃され、また、物が前延延伸に乗り付けられたが 動電量であって、この可能機械は、前辺一句のほりでは最全在であり、形成時に 可急性が印象的は単純から終れる方向に考る私むように内勢された可能が無。 をもすることを特勢とする比を触る。

4 %、認定の確認所43 単に記載の方式製造において、 成部行動は、出記可動を観の対域地に発起される最方代応力によって生じることを発電とする光常製造。

44. 資金の周辺第42以に必要の元宝器器において、 第一の他が出が必要引きを表と対向する前記書定成都の金属に準止され、 第二の最終用が被配頭方電池と対対する約別可需電池の条件に必須されている。

ことを特殊とするの意識を

46. 湯水の配理器は7水に溶棄の光素調査だおいて、 資金付料は、家屋引車電転の見力性性化によって生ずることを情報とする光泉 湯温。

44、対状の実際団42項に記載の収割制に思いて、

・ 砂点付券は、名込み混合の方向に対して他方向に終びるうねりによってるたえ られる事が発覚化によって生ずることを執数とする分式組織。

47. 増次の可容数43点に記念の光金数指において、 がだうなりは、半切等からな次ず構造化であることを特徴とする光を開送。

48. 万金銀石において、

a) 四定電腦。

b) 国民間で収益に乗分する可能を終する。て、丹城寺に、周明のお品から向に自ら込むとうに見かせ回せませたが都可性。 セカイミンと心外などようを見かない。

85. 請求の範囲形ちも点に記載のパルプにおいて、 前記可能総等の可定応力は低いことを特徴とするライトバルブ。

58. ライトバルブにおいて、

a) 254i.

b) 的記器版上の任文場際.

の)・間で図立され、減量方向にコイル以に過ぎ上げるように見方所引勢された可能を表。

64F

#記電台の一つは、正いに除てられた環電セストリップに分割され、物配限と かより可能があた第一の地位を引えると、美国制能は初は成立的変電機を振う方 向の互対以内に引きがざされ、一つの検配性能と一旦上の速電化ストリップには この食行をおええまと、食品可能を加が耐な位置をとることを特殊とするライト パルブ、

67、物質元素の誰によいて、

a) ウィトパルプアレイであって、カパルプは、原定性無力とび可数性値をな し、3動物能は、一幅で出名なれて評潔が和こってル状に乗る上が多ように共力 作化物され、前記一つの保証に取付をあたえると、定認可能を延が反対方向に引 音単なざれて3階値新を促定置うフィトパルアプレイ、

も)アドレス・パッドアレイであって、それぞれ応収パルブの一つに達配されてお前電極に前局電台を与えるアドレス・パッドアレイ。

c) 前記ライトバルブアレイに文を名献して安施に置渡イメージを形成するために内記さイトバルブアレイに省認される名類。名わし

・ ト月成イメージに、明記を写たり走られるそれぞれの最低に応じて形成される。 ことを特殊とする可能を支援所。

56、プリンターにおいて、

49、納金の格官的 45 存に記憶の大変選挙において。

仮24角電板は、原因番品かぶ角に欠して核次利に伸びるうねりを影点することで収化された可能保険であることを特性とする力変更高。

50. ライトバルプにおいて、

a) 英權。

b) 治記に使上の間定させ、

c) 一幅で図定され、所留方向にコイルなご参加しかるように表方性が動きれた可能を表示。 を可能を表示される。

可耐地解剖に電位をわたえると、前部可乗電機が着き込み方式の以対方向に頂き非ばされ、前部回送電報をはび覆うことを存取とするライトバルブ。

51、他家の概念第59項に記載のバルブにおいて、

四紅河道用型は、硬化インツウム・スズ、金、製、駅、向き、まと世タンダス タンからなモグル・アから選ばれる質問の推奨から形成されていることを特徴と するライトバルブ。

5.2、舒水の美国部5.9.茶に配倒のパルプにおいて、

的だ可能を指性、多込み方向に対して表立向に現代させて代表され、前記可能 理解が自込み方向に対して最左向によれることが知念されていることを受理とす もライトバルブ。

8.3、異点の意味的 6.0%に記憶のバルブおいて、

前記使わは、参及の方向に対して観力当に停びるうねりを思いることによって 得られることを特徴とするテイトバルブ。

5.4、過去の毎日至5.0 的に記載のバネブにおいて、

当シの単位転じ、両部に他の事が続かられたや影響攻撃によっての点されていることも句法とするライトバルブ。

6) ライトバのブアレイであって、ちバルブは、肉を電腦および可能を組むし、内容機構は、一般で選定されてが33万分にコイル状に着さりかるように暴力性があまれ、前化ペンのの心臓に進かをあたえると、病院可能応援が延月が14にはまれて前13円定収退をはび置うライトバルプアレイ。

b) アドレス・パットアレイであって、それぞれ特別パルプの一つに流動されて毎日、1つの電板に自品空位をあたえるアドレス・パッドアレイ、

c) 向起ライトバルブァレイに先き記制して、労得に、応配電報に与えられる それぞれの単位に応じて汚焼される血薬イメージを貯成するために、都配ライト パルブフレイに試験される光度。

d) 資配場分イメージに対して効用温度し、コロナによって光電される登光部であって、各回線の同盟イメージに対応した場響イメージをその楽器に参議する を表面。

*) 鬼存イメージを見合するための事象兵官。

f) 世界イメージを集に包写してアリントイメージを糸成するための何年予算、 それすることを特殊とするアリンター。

58、マイクロ数スイッチにおいて、

a) 国定等電射およびて無線電影であって、新郎の同に地域される機能性を終し、可食物を実は、一名が不されて所収ら向にコイル状に等をよがるように開 力性付けされ、この事態が満足地位を与えると、同意可能がある込みられの成 対方向に利き申せざれて概念事態が引き返せと開催する歴史書談をおよび可能 等なば、

b) マイクロ波エネルギー物を指定部間に登録する入力リード機、料上U、

e)他の形材に接続される出力リード等、を存し、

南点可能率はおか引き命ばされると、スイッチに大きな名乗が形成され、前は マイクロ状エネルギー似から出力リーを確定すがマイクロ状ニネルギーの似イン ビーダンス組合を開味することを特殊とするマイクロ第スイッチ。

60、DC電圧切り着え用DCスイッチにおいて、

- 8) スイッチアレイであって、条スイッチは、最終上の研定電気キャチや電量と、および一倍が何定が加えて無か持ち建型の可需電器を付し、終起可能認定 総配置電電料キャブや電視上には、対向したコンタタト部分が影成が加えスイッ サフレイ、
- b) 少なくとも・つの他位名を指揮。を打し、 現宅者的表面性悪に現れを与えると、前記可及業績が打犯コンタタト部分を参 地する次点に移動することを対象とするDC也を取り令え戻りでスイッチ。
- 61. 納水の電影前60項に記載のスイッチにおいて、 物路電荷共能電理は、必収上に形成され、二つの至いに関すられた準電性スト リップから構成されることを特性とするDC単独切り考え切りにスイッチ。